

# AMC23C15 デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ・コンパレータ、可変スレッショルド付き

## 1 特長

- 広いハイサイド電源電圧範囲: 3V~27V
- ローサイド電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
- デュアル ウィンドウ コンパレータ
  - ウィンドウ コンパレータ 1:  $\pm 5\text{mV} \sim \pm 300\text{mV}$  可変スレッショルド
  - ウィンドウ コンパレータ 2:  $\pm 60\text{mV}$  固定スレッショルド
- 正(非反転)入力を使用するコンパレータモードをサポート:
  - Cmp0: 600mV~2.7V 可変スレッショルド
  - Cmp2: 60mV 固定スレッショルド
  - Cmp1 および Cmp3: ディセーブル
- スレッショルド調整のためのリファレンス電流: 100 $\mu\text{A}$ 、 $\pm 1\%$
- トリップスレッショルドの誤差: 250mV のとき  $\pm 1\%$  (最大値)
- オープンドレイン出力
- 伝搬遅延: 280 ns (標準値)
- 「高 CMTI: 15V/ns (最小値)
- 安全関連認証:
  - DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧: 7000V<sub>PK</sub>
  - UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 5000V<sub>RMS</sub> (1分間)
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定: -40°C~+125°C

## 2 アプリケーション

- 次の用途での過電流または過電圧検出:
  - ソリッド・ステート・リレー (SSR)
  - モーター・ドライブ

- 周波数インバータ
- 太陽光インバータ
- DC/DC コンバータ

## 3 概要

AMC23C15 は、応答時間が短いデュアル絶縁型ウィンドウコンパレータです。そのオープンドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kV<sub>RMS</sub> の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kV<sub>RMS</sub> の使用電圧に対応しています。

2 つのコンパレータは 0V を中心とするウィンドウを備えています。つまり、正または負の方向のスレッショルドを入力が超えると、コンパレータはトリップします。第 1 のコンパレータのスレッショルドは  $\pm 60\text{mV}$  固定です。第 2 のコンパレータは、1 つの外付け抵抗でスレッショルドを  $\pm 5\text{mV} \sim \pm 300\text{mV}$  の範囲に調整できます。

AMC23C15 は、正(非反転)入力を使用するコンパレータモードもサポートしています。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V に設定できます。このモードは、正電圧電源を監視するのに特に便利です。

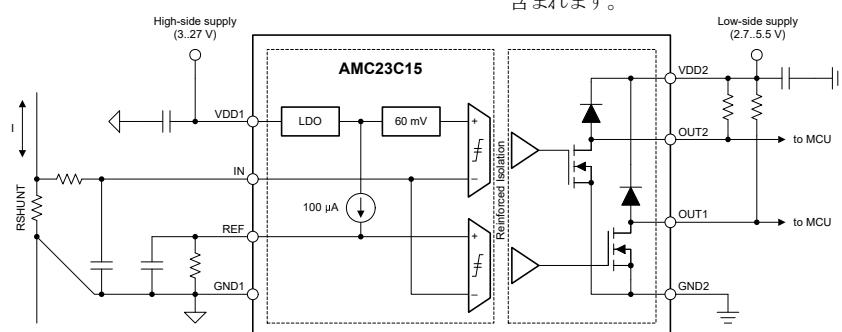
AMC23C15 は 8 ピンのワイドボディ SOIC パッケージで供給され、-40°C~+125°C の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	パッケージ サイズ <sup>(2)</sup>
AMC23C15	DWV (SOIC, 8)	5.85mm × 11.5mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値で、該当する場合はピンも含まれます。



代表的なアプリケーション

## 目次

<b>1 特長</b>	<b>1</b>	6.1 概要	24
<b>2 アプリケーション</b>	<b>1</b>	6.2 機能ブロック図	24
<b>3 概要</b>	<b>1</b>	6.3 機能説明	25
<b>4 ピン構成および機能</b>	<b>3</b>	6.4 デバイスの機能モード	31
<b>5 仕様</b>	<b>4</b>	<b>7 アプリケーションと実装</b>	31
5.1 絶対最大定格	4	7.1 アプリケーション情報	31
5.2 ESD 定格	4	7.2 代表的なアプリケーション	31
5.3 推奨動作条件	5	7.3 設計のベスト プラクティス	34
5.4 熱に関する情報	5	7.4 電源に関する推奨事項	35
5.5 電力定格	5	7.5 レイアウト	35
5.6 絶縁仕様 (強化絶縁)	6	<b>8 デバイスおよびドキュメントのサポート</b>	37
5.7 安全性関連認証	7	8.1 ドキュメントのサポート	37
5.8 安全限界値	7	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	37
5.9 電気的特性	8	8.3 サポート・リソース	37
5.10 スイッチング特性	11	8.4 商標	37
5.11 タイミング図	11	8.5 静電気放電に関する注意事項	37
5.12 絶縁特性曲線	13	8.6 用語集	37
5.13 代表的特性	14	<b>9 改訂履歴</b>	37
<b>6 詳細説明</b>	<b>24</b>	<b>10 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b>	38

## 4 ピン構成および機能

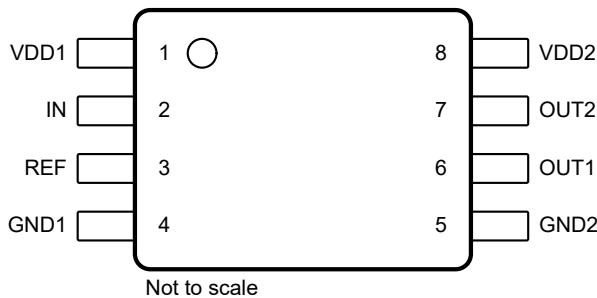


図 4-1. DWV パッケージ、8 ピン SOIC (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ	説明
番号	名称		
1	VDD1	ハイサイド電源	ハイサイド電源。 <sup>(1)</sup>
2	IN	アナログ入力	ウインドウ コンパレータ 1 および 2 用の共通アナログ入力ピン。
3	REF	アナログ入力	ウインドウ コンパレータ 1 のトリップ スレッショルドを定義するリファレンスピン。「リファレンス 入力」セクションで説明しているように、このピンの電圧はコンパレータ Cmp0 のヒステリシスにも影響します。このピンは 100µA の電流源に内部的に接続されています。トリップ スレッショルドを定義するために REF から GND1 に抵抗を接続し、リファレンス電圧をフィルタ処理するために REF から GND1 にコンデンサを接続します。最高の過渡ノイズ耐性を実現するため、コンデンサはピンにできるだけ近づけて配置します。このピンは、外部の電圧源で駆動することもできます。
4	GND1	ハイサイド グランド	ハイサイド グランド。
5	GND2	ローサイド グランド	ローサイド グランド。
6	OUT1	デジタル出力	ウインドウ コンパレータ 1 のオープンドレイン出力。外部プルアップ抵抗に接続するか、未使用時は未接続(フローティング)のままにします。
7	OUT2	デジタル出力	ウインドウ コンパレータ 2 のオープンドレイン出力。外部プルアップ抵抗に接続するか、未使用時は未接続(フローティング)のままにします。
8	VDD2	ローサイド電源	ローサイド電源。 <sup>(1)</sup>

(1) 電源のデカップリングに関する推奨事項については、「レイアウト」セクションを参照してください。

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

(1) を参照

		最小値	最大値	単位
電源電圧	VDD1～GND1	-0.3	30	V
	VDD2～GND2	-0.3	6.5	
アナログ入力電圧	REF から GND1 へ	-0.5	6.5	V
	IN から GND1 へ	-6	5.5	
デジタル出力電圧	OUT1、OUT2 (GND2 基準)	-0.5	VDD2 + 0.5	V
入力電流	連続、電源ピンを除く任意のピン	-10	10	mA
温度	接合部、 $T_J$		150	°C
	保存、 $T_{stg}$	-65	150	

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、この条件、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。

### 5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 <sup>(1)</sup>	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠 <sup>(2)</sup>	±1000	

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。  
 (2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

## 5.3 推奨動作条件

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

				最小値	公称値	最大値	単位
<b>電源</b>							
V <sub>VDD1</sub>	ハイサイド電源電圧	VDD1~GND1		3.0	5	27	V
V <sub>VDD2</sub>	ローサイド電源電圧	VDD2~GND2		2.7	3.3	5.5	V
<b>アナログ入力</b>							
V <sub>IN</sub>	入力電圧	IN (GND1 基準), VDD1 ≤ 4.3V		-0.4	VDD1 - 0.3		V
		IN (GND1 基準), VDD1 > 4.3V		-0.4		4	
V <sub>REF</sub>	リファレンス電圧、ウインドウコンバレータ モード	REF から GND1 へ		20 <sup>(2)</sup>	300		mV
		低ヒステリシス モード		20 <sup>(2)</sup>	450		
		高ヒステリシス モード (Cmp0 のみ)		600	2700 <sup>(1)</sup>		
	リファレンス電圧のヘッドルーム	VDD1 - V <sub>REF</sub>		1.4			V
	REF ピンのフィルタ容量			20	100		nF
<b>デジタル出力</b>							
	デジタル出力電圧	OUT1, OUT2 (GND2 基準)		GND2	VDD2		V
	シンク電流	OUT1, OUT2		0	4		mA
<b>温度範囲</b>							
T <sub>A</sub>	規定周囲温度			-40	25	125	°C

- (1) リファレンス電圧 (V<sub>REF</sub>) が 1.6V を超える場合、最小限のヘッドルーム (V<sub>VDD1</sub> - V<sub>REF</sub> = 1.4V) を維持するため、V<sub>VDD1</sub> > V<sub>VDD1, MIN</sub> とする必要があります。
- (2) 本デバイスは、5mV という低い V<sub>REF</sub> でテストされています。デバイスは引き続き機能しますが、オフセット誤差により、スイッチング スレッショルドの相対精度が低下する可能性があります。

## 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		DWV (SOIC)	単位
		8 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	102.8	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗	45.1	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗	63.0	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ	14.3	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ	61.1	°C/W
R <sub>θJC(bot)</sub>	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

## 5.5 電力定格

パラメータ		テスト条件	値	単位
P <sub>D</sub>	最大消費電力 (両サイド)	VDD1 = 25V, VDD2 = 5.5V	110	mW
		VDD1 = VDD2 = 5.5V	34	
		VDD1 = VDD2 = 3.6V	22	
P <sub>D1</sub>	最大消費電力 (ハイサイド)	VDD1 = 25 V	98	mW
		VDD1 = 5.5 V	21	
		VDD1 = 3.6 V	14	
P <sub>D2</sub>	最大消費電力 (ローサイド)	VDD2 = 5.5 V	12	mW
		VDD2 = 3.6 V	8	

## 5.6 絶縁仕様 (強化絶縁)

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	値	単位
<b>一般</b>				
CLR	外部空間距離 <sup>(1)</sup>	空気中での最短のピン間距離	$\geq 8.5$	mm
CPG	外部沿面距離 <sup>(1)</sup>	パッケージ表面に沿った最短のピン間距離	$\geq 8.5$	mm
DTI	絶縁間の距離	二重絶縁の最小内部ギャップ (内部距離)	$\geq 15.4$	$\mu\text{m}$
CTI	比較トラッキング インデックス	DIN EN 60112 (VDE 0303-11), IEC 60112	$\geq 600$	V
	材料グループ	IEC 60664-1 に準拠	I	
	IEC 60664-1 に準拠した過電圧カテゴリ	定格商用電源 $V_{\text{RMS}}$ が 600V 以下	I-III	
		定格商用電源 $V_{\text{RMS}}$ が 1000V 以下	I-II	
<b>DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) <sup>(2)</sup></b>				
$V_{\text{IORM}}$	最大反復ピーク絶縁電圧	AC 電圧で	1410	$V_{\text{PK}}$
$V_{\text{IOWM}}$	最大定格絶縁動作電圧	AC 電圧で (正弦波)	1000	$V_{\text{RMS}}$
		DC 電圧で	1410	$V_{\text{DC}}$
$V_{\text{IOTM}}$	最大過渡絶縁電圧	$V_{\text{TEST}} = V_{\text{IOTM}}, t = 60\text{s}$ (認定試験)、 $V_{\text{TEST}} = 1.2 \times V_{\text{IOTM}}, t = 1\text{s}$ (100% 出荷時テスト)	7070	$V_{\text{PK}}$
$V_{\text{IMP}}$	最大インパルス電圧 <sup>(3)</sup>	気中でテスト、IEC 62368-1 に準拠した 1.2/50 $\mu\text{s}$ の波形	7700	$V_{\text{PK}}$
$V_{\text{IOSM}}$	最大サーボ絶縁電圧 <sup>(4)</sup>	IEC 62368-1 に準拠し油中でテスト (認定試験)、 1.2/50 $\mu\text{s}$ の波形	10000	$V_{\text{PK}}$
$q_{\text{pd}}$	見掛けの電荷 <sup>(5)</sup>	手法 a、入力 / 出力安全性テストのサブグループ 2 および 3 の後、 $V_{\text{pd}(\text{ini})} = V_{\text{IOTM}}, t_{\text{ini}} = 60\text{s}, V_{\text{pd}(m)} = 1.2 \times V_{\text{IORM}}, t_m = 10\text{s}$	$\leq 5$	pC
		手法 a、環境テストのサブグループ 1 の後、 $V_{\text{pd}(\text{ini})} = V_{\text{IOTM}}, t_{\text{ini}} = 60\text{s}, V_{\text{pd}(m)} = 1.6 \times V_{\text{IORM}}, t_m = 10\text{s}$	$\leq 5$	
		手法 b1、事前条件設定 (タイプ テスト) およびルーチン テスト、 $V_{\text{pd}(\text{ini})} = 1.2 \times V_{\text{IOTM}}, t_{\text{ini}} = 1\text{s}, V_{\text{pd}(m)} = 1.875 \times V_{\text{IORM}}, t_m = 1\text{s}$	$\leq 5$	
		手法 b2、ルーチン テスト (100% 出荷時) <sup>(7)</sup> $V_{\text{pd}(\text{ini})} = V_{\text{pd}(m)} = 1.2 \times V_{\text{IOTM}}, t_{\text{ini}} = t_m = 1\text{s}$	$\leq 5$	
$C_{\text{IO}}$	バリア容量、 入力から出力へ <sup>(6)</sup>	$V_{\text{IO}} = 0.5V_{\text{PP}}$ (1MHz 時)	$\cong 1.5$	pF
$R_{\text{IO}}$	絶縁抵抗、 入力から出力へ <sup>(6)</sup>	$V_{\text{IO}} = 500\text{V}$ ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ 時)	$> 10^{12}$	$\Omega$
		$V_{\text{IO}} = 500\text{V}$ ( $100^\circ\text{C} \leq T_A \leq 125^\circ\text{C}$ 時)	$> 10^{11}$	
		$V_{\text{IO}} = 500\text{V}$ ( $T_S = 150^\circ\text{C}$ 時)	$> 10^9$	
	汚染度		2	
	耐候性カテゴリ		55/125/21	
<b>UL1577</b>				
$V_{\text{ISO}}$	絶縁耐圧	$V_{\text{TEST}} = V_{\text{ISO}}, t = 60\text{s}$ (認定試験)、 $V_{\text{TEST}} = 1.2 \times V_{\text{ISO}}, t = 1\text{s}$ (100% 出荷時テスト)	5000	$V_{\text{RMS}}$

- (1) アプリケーションに固有の機器の絶縁規格に従って沿面距離および空間距離の要件を適用します。基板設計では、沿面距離および空間距離を維持し、プリント基板 (PCB) のアイソレータの取り付けパッドによりこの距離が短くならないよう注意が必要です。特定の場合には、PCB 上の沿面距離と空間距離は等しくなります。これらの規格値を増やすため、PCB 上にグループやリブを挿入するなどの技法が使用されます。
- (2) この絶縁素子は、安全定格内の安全な電気的絶縁のみに適しています。安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
- (3) テストは、パッケージのサーボ耐性を判定するため、空気中で実行されます。
- (4) テストは、絶縁バリアの固有サーボ耐性を判定するため、油中で実行されます。
- (5) 見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する放電です。
- (6) バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンは互いに接続され、実質的に 2 ピンのデバイスになります。
- (7) 正式運用環境では、手法 b1 または b2 のいずれかが使用されます。

## 5.7 安全性関連認証

VDE	UL
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17), EN IEC 60747-17, DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1), EN IEC 62368-1, IEC 62368-1 条項:5.4.3、5.4.4.4、5.4.9	1577 component および CSA component acceptance NO 5 programs により承認済み
強化絶縁	単一保護
認証書番号:40040142	ファイル番号:E181974

## 5.8 安全限界値

安全限界値<sup>(1)</sup>の目的は、入力または出力回路の故障による絶縁バリアの損傷の可能性を最小限に抑えることです。I/O 回路の故障により、グランドあるいは電源との抵抗が低くなることがあります。電流制限がないと、チップがオーバーヒートして絶縁バリアが破壊されるほどの大電力が消費され、ひいてはシステムの 2 次故障に到る可能性があります。

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$I_S$	$R_{\theta JA} = 102.8^{\circ}\text{C}/\text{W}$ , $VDD1 = VDD2 = 5.5\text{V}$ , $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$			220	mA
	$R_{\theta JA} = 102.8^{\circ}\text{C}/\text{W}$ , $VDD1 = VDD2 = 3.6\text{V}$ , $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$			340	
$P_S$	$R_{\theta JA} = 102.8^{\circ}\text{C}/\text{W}$ , $T_J = 150^{\circ}\text{C}$ , $T_A = 25^{\circ}\text{C}$			1220	mW
$T_S$	最高安全温度			150	°C

- (1) 最高安全温度  $T_S$  は、本デバイスに規定された最大接合部温度  $T_J$  と同じ値です。 $I_S$  および  $P_S$  パラメータはそれぞれ安全電流と安全電力を表します。

$I_S$  と  $P_S$  の上限値を超えないようにします。これらの制限値は周囲温度  $T_A$  によって変化します。

「熱に関する情報」の表にある、接合部から外気への熱抵抗  $R_{\theta JA}$  は、リード付き表面実装パッケージ用の高誘電率テスト基板に実装されたデバイスのものです。これらの式を使って各パラメータの値を計算します。

$T_J = T_A + R_{\theta JA} \times P$ 、ここで  $P$  は本デバイスで消費される電力です。

$T_{J(max)} = T_S = T_A + R_{\theta JA} \times P_S$ 、ここで  $T_{J(max)}$  は最大接合部温度です。

$P_S = I_S \times AVDD_{max} + I_S \times DVDD_{max}$ 、ここで  $AVDD_{max}$  は最大ハイサイド電圧、 $DVDD_{max}$  はコントローラ側の最大電源電圧です。

## 5.9 電気的特性

最小値と最大値の仕様には  $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 3.0\text{V} \sim 27\text{V}$ 、 $VDD2 = 2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV} \sim 2.7\text{V}$ <sup>(1)</sup>、 $V_{IN} = -400\text{mV} \sim 4\text{V}$ <sup>(3)</sup> が適用されます。標準値の仕様は  $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 5\text{V}$ 、 $VDD2 = 3.3\text{V}$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$  でのものです (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
<b>アナログ入力</b>						
$R_{IN}$	入力抵抗	$IN$ ピン、 $0 \leq V_{IN} \leq 4\text{V}$		1		$\text{G}\Omega$
$I_{BIAS}$	入力バイアス電流	$IN$ ピン、 $0 \leq V_{IN} \leq 4\text{V}$ <sup>(4)</sup>		0.1	25	$\text{nA}$
		$IN$ ピン、 $-400\text{mV} \leq V_{IN} \leq 0\text{V}$ <sup>(5)</sup>	-310	-0.5		
$C_{IN}$	入力容量	$IN$ ピン		4		$\text{pF}$
<b>リファレンスピン</b>						
$I_{REF}$	リファレンス電流	REF から GND1 に流れる電流、 $20\text{mV} < V_{REF} \leq 2.7\text{V}$	99	100	101	$\mu\text{A}$
$V_{MSEL}$	モード選択スレッショルド <sup>(2)</sup>	$V_{REF}$ 立ち上がり	500	550	600	$\text{mV}$
		$V_{REF}$ 立ち下がり	450	500	550	
	モード選択スレッショルドのヒステリシス			50		$\text{mV}$
<b>60mV の固定スレッショルド コンパレータ (CMP2、CMP3)</b>						
$V_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルド	Cmp2		64		$\text{mV}$
$E_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp2	-3.5		3.5	$\text{mV}$
$V_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルド	Cmp2		60		$\text{mV}$
$E_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp2	-3.5		3.5	$\text{mV}$
$V_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルド	Cmp3		-64		$\text{mV}$
$E_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp3	-4.5		4.5	$\text{mV}$
$V_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルド	Cmp3		-60		$\text{mV}$
$E_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp3	-4.5		4.5	$\text{mV}$
$V_{HYS}$	トリップ スレッショルドのヒステリシス	Cmp2 および Cmp3、 $(V_{IT+} - V_{IT-})$		4		$\text{mV}$
<b>可変スレッショルドのコンパレータ (CMP0、CMP1)</b>						
$V_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルド	Cmp0		$V_{REF} + V_{HYS}$		$\text{mV}$
$E_{IT+}$	正方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp0、 $(V_{IT+} - V_{REF} - V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV}$ 、 $V_{HYS} = 4\text{mV}$	-2	2	$\text{mV}$	
		Cmp0、 $(V_{IT+} - V_{REF} - V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$ 、 $V_{HYS} = 4\text{mV}$	-2	2		
		Cmp0、 $(V_{IT+} - V_{REF} - V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 2\text{V}$ 、 $V_{HYS} = 25\text{mV}$	-5	5		
$V_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルド	Cmp0		$V_{REF}$		$\text{mV}$
$E_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp0、 $(V_{IT-} - V_{REF})$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV}$	-2.5	2.5	$\text{mV}$	
		Cmp0、 $(V_{IT-} - V_{REF})$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$	-2.5	2.5		
		Cmp0、 $(V_{IT-} - V_{REF})$ 、 $V_{REF} = 2\text{V}$	-5	5		
$V_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルド	Cmp1		$-V_{REF} - V_{HYS}$		$\text{mV}$
$E_{IT-}$	負方向のトリップ スレッショルドの誤差	Cmp1、 $(V_{IT-} + V_{REF} + V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV}$ 、 $V_{HYS} = 4\text{mV}$	-3	3	$\text{mV}$	
		Cmp1、 $(V_{IT-} + V_{REF} + V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$ 、 $V_{HYS} = 4\text{mV}$	-3	3		
		Cmp1、 $(V_{IT-} + V_{REF} + V_{HYS})$ 、 $V_{REF} = 450\text{mV}$		4	$\text{mV}$	
$V_{HYS}$	トリップ スレッショルドのヒステリシス	Cmp0 のみ、 $(V_{IT+} - V_{IT-})$ 、 $V_{REF} \geq 600\text{mV}$		25		
<b>デジタル出力</b>						
$V_{OL}$	Low レベル出力電圧	$I_{SINK} = 4\text{mA}$		80	250	$\text{mV}$

## 5.9 電気的特性 (続き)

最小値と最大値の仕様には  $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 3.0\text{V} \sim 27\text{V}$ 、 $VDD2 = 2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV} \sim 2.7\text{V}$ <sup>(1)</sup>、 $V_{IN} = -400\text{mV} \sim 4\text{V}$ <sup>(3)</sup> が適用されます。標準値の仕様は  $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 5\text{V}$ 、 $VDD2 = 3.3\text{V}$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$  でのものです (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$I_{LKG}$	オープン・ドレイン出力リーコンデンサ電流	$VDD2 = 5\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 5\text{V}$	5	100	nA	
CMTI	同相過渡耐性	$ V_{IN} - V_{REF}  \geq 4\text{mV}$ 、 $R_{PULLUP} = 10\text{k}\Omega$	15	40	V/ns	

## 5.9 電気的特性 (続き)

最小値と最大値の仕様には  $T_A = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 3.0\text{V} \sim 27\text{V}$ 、 $VDD2 = 2.7\text{V} \sim 5.5\text{V}$ 、 $V_{REF} = 20\text{mV} \sim 2.7\text{V}$ <sup>(1)</sup>、 $V_{IN} = -400\text{mV} \sim 4\text{V}$ <sup>(3)</sup> が適用されます。標準値の仕様は  $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $VDD1 = 5\text{V}$ 、 $VDD2 = 3.3\text{V}$ 、 $V_{REF} = 250\text{mV}$  でのものですが (特に記述のない限り)。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
<b>電源</b>						
VDD1 <sub>UV</sub>	VDD1 低電圧検出スレッショルド	VDD1 の立ち上がり		3		V
		VDD1 の立ち下がり		2.9		
VDD1 <sub>POR</sub>	VDD1 パワー・オン・リセット スレッショルド	VDD1 の立ち下がり		2.3		V
VDD2 <sub>UV</sub>	VDD2 低電圧検出スレッショルド	VDD2 の立ち上がり		2.7		V
		VDD2 の立ち下がり		2.1		
I <sub>DD1</sub>	ハイサイド電源電流	3.0V ≤ VDD1 ≤ 3.4V		4.0		mA
		3.4V < VDD1 ≤ 27V		3.2	4.3	
I <sub>DD2</sub>	ローサイド電源電流		1.8	2.2		mA

- (1) リファレンス電圧が 1.6V を上回る場合、 $VDD1 > VDD1_{MIN}$ とする必要があります。詳細については、「推奨動作条件」の表を参照してください。
- (2) 電圧レベル  $V_{REF}$  によって、本デバイスが正と負のスレッショルドを持つウインドウ・コンパレータとして動作するか、または正のスレッショルドのみを持つ単純なコンパレータとして動作するかが決まります。詳細については、「基準電圧入力」セクションを参照してください。
- (3) しかし、「推奨動作条件」の表に規定された最大入力電圧を超えないようにします。
- (4) 標準値は、 $V_{IN} = 0.4\text{V}$  で測定されます。
- (5) 標準値は、 $V_{IN} = -400\text{mV}$  で測定されます。

## 5.10 スイッチング特性

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
<b>オープンドレイン出力</b>					
$t_{pH}$	伝搬遅延時間、 $ V_{IN} $ 立ち上がり (1)	VDD2 = 3.3V, $V_{REF}$ = 250mV, $V_{OVERDRIVE}$ = 10mV, $C_L$ = 15pF	280	410	ns
		VDD2 = 3.3V, $V_{REF}$ = 2V, $V_{OVERDRIVE}$ = 50mV, $C_L$ = 15pF	240	370	
$t_{pL}$	伝搬遅延時間、 $ V_{IN} $ 立ち下がり (1)	VDD2 = 3.3V, $V_{REF}$ = 250mV, $V_{OVERDRIVE}$ = 10mV, $C_L$ = 15pF	280	410	ns
		VDD2 = 3.3V, $V_{REF}$ = 2V, $V_{OVERDRIVE}$ = 50mV, $C_L$ = 15pF	240	370	
$t_f$	出力信号の立ち下がり時間	$R_{PULLUP}$ = 4.7kΩ, $C_L$ = 15pF	2	ns	
<b>モード選択</b>					
$t_{HSEL}$	コンパレータのヒステリシス選択のグリッヂ除去時間	Cmp0, $V_{REF}$ 立ち上がりまたは立ち下がり	10	μs	
$t_{DIS13}$	コンパレータのディセーブルのグリッヂ除去時間	Cmp1 および Cmp3, $V_{REF}$ 立ち上がり	10	μs	
$t_{EN13}$	コンパレータのイネーブルのグリッヂ除去時間	Cmp1 および Cmp3, $V_{REF}$ 立ち下がり	100	μs	
<b>起動タイミング</b>					
$t_{LS, STA}$	ローサイド起動時間	2.7V への VDD2 のステップ、 $VDD1 \geq 3.0V$	40	μs	
$t_{HS, STA}$	ハイサイド起動時間	3.0V への VDD1 のステップ、 $VDD2 \geq 2.7V$	45	μs	
$t_{HS, BLK}$	ハイサイドのブランкиング時間		200	μs	
$t_{HS, FLT}$	ハイサイド フォルト検出遅延時間		100	μs	

(1) OUT1 および OUT2 で有効

## 5.11 タイミング図

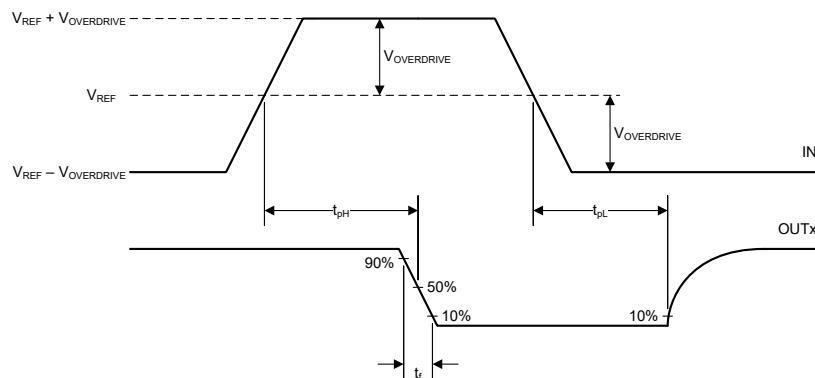


図 5-1. 立ち上がり、立ち下がり、遅延時間の定義

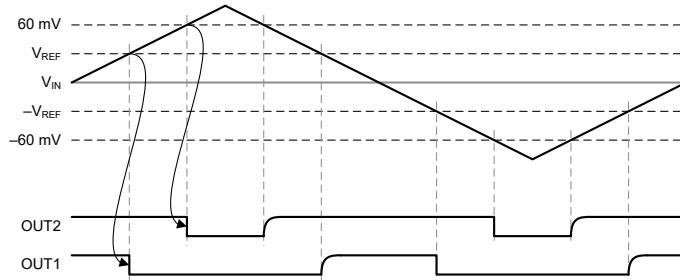


図 5-2. 動作時のタイミング図

## 5.12 絶縁特性曲線

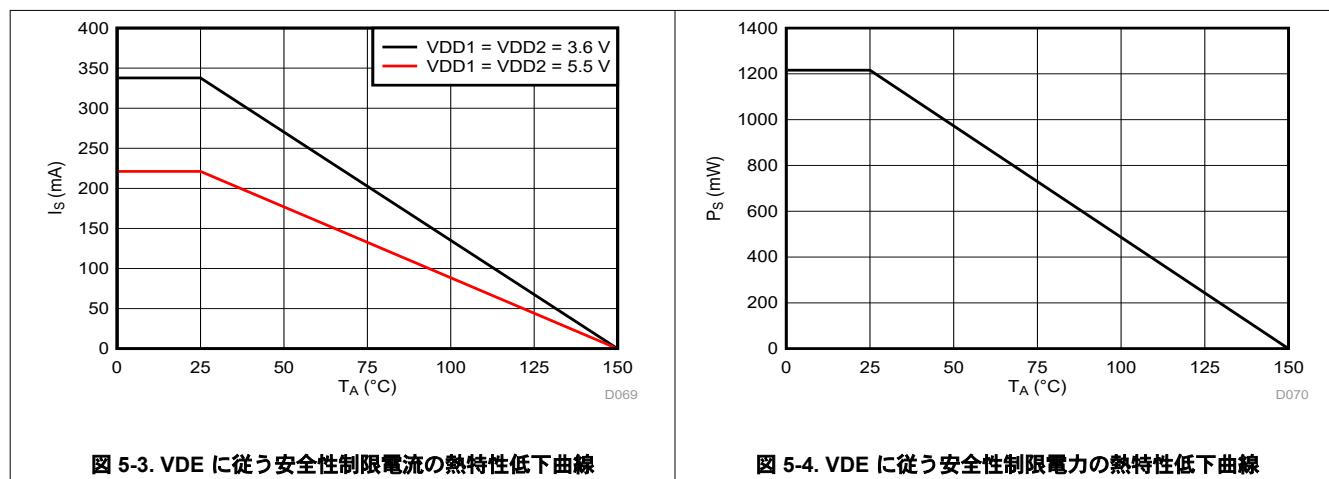


図 5-3. VDE に従う安全性制限電流の熱特性低下曲線

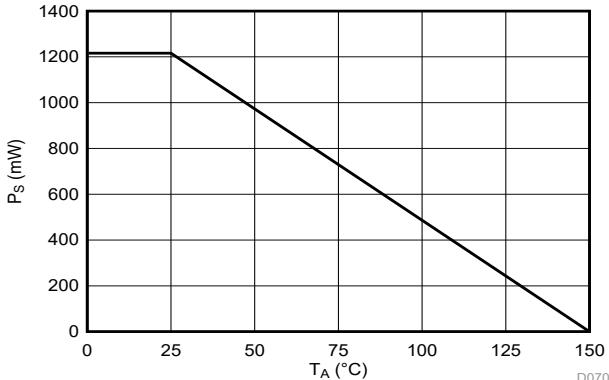
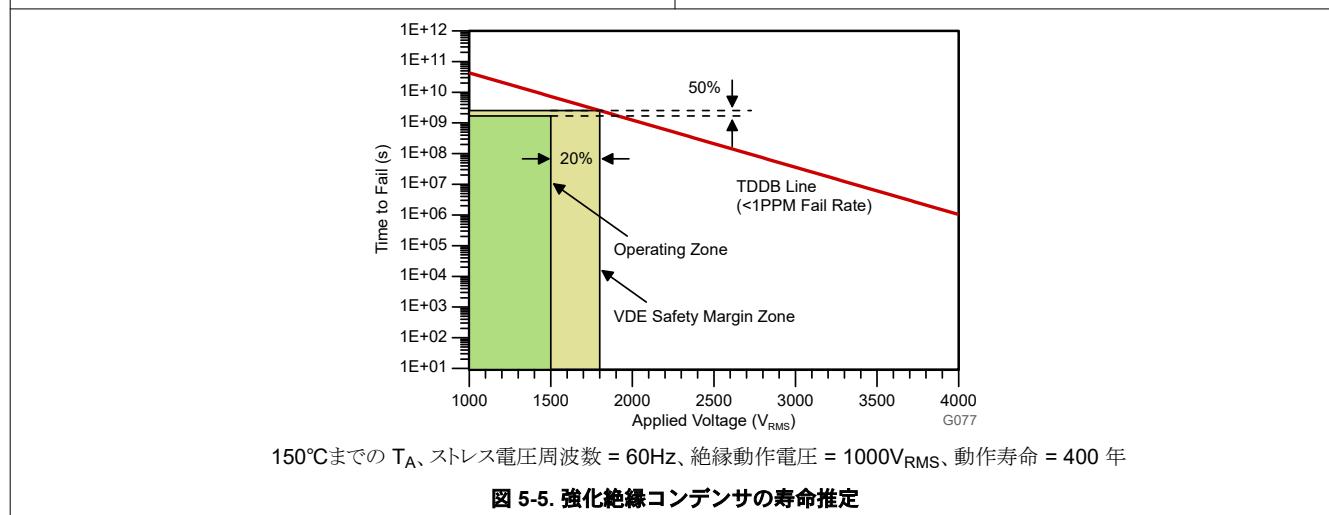


図 5-4. VDE に従う安全性制限電力の熱特性低下曲線



## 5.13 代表的特性

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

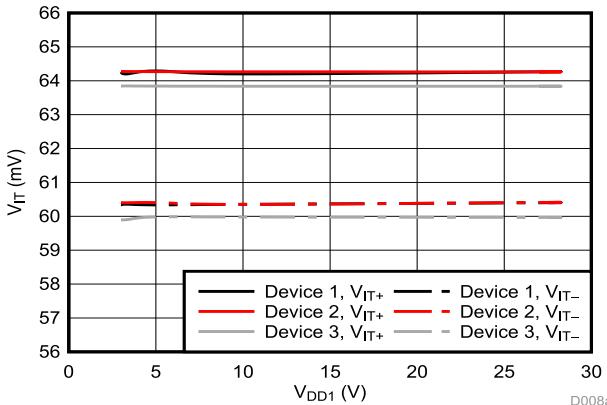


図 5-6. Cmp2 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

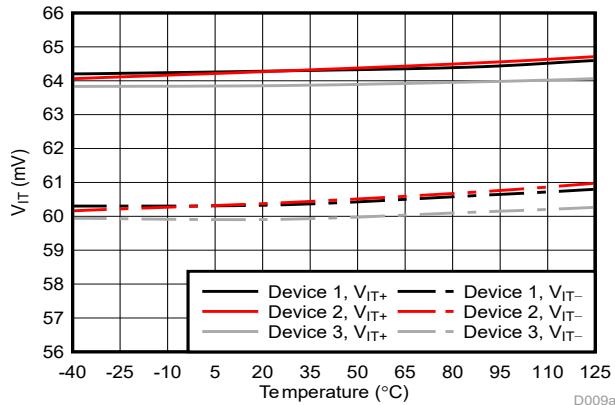


図 5-7. Cmp2 のトリップスレッショルドと温度との関係

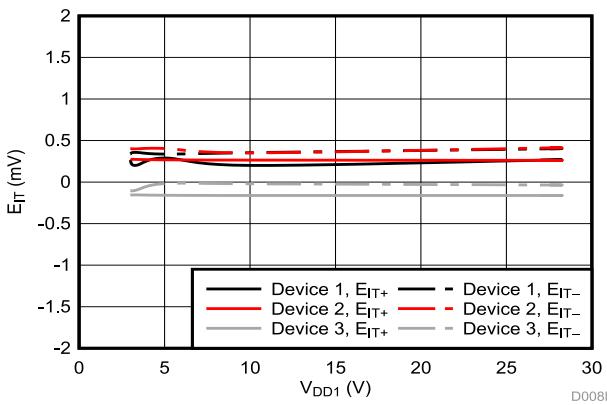


図 5-8. Cmp2 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

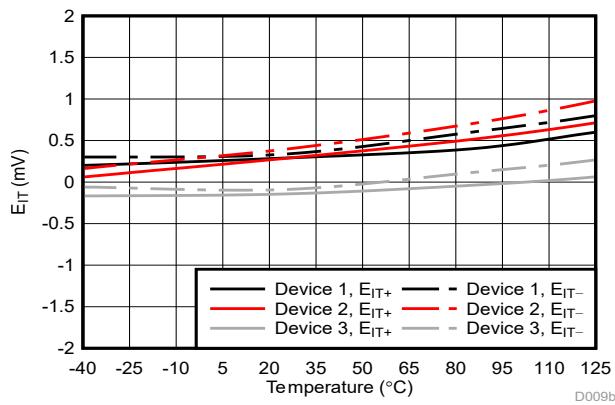


図 5-9. Cmp2 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

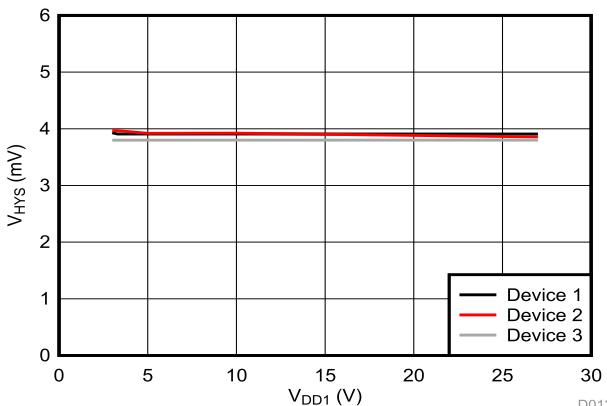


図 5-10. Cmp2 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

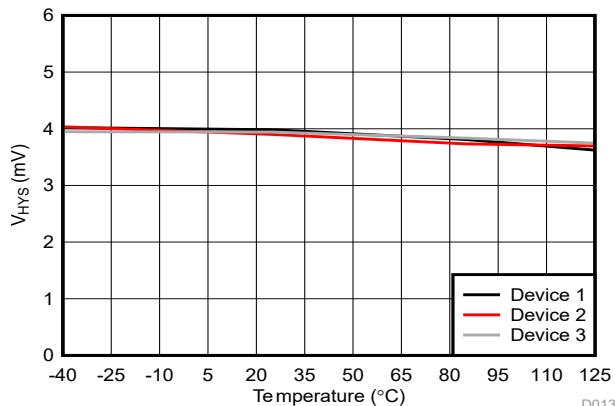


図 5-11. Cmp2 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

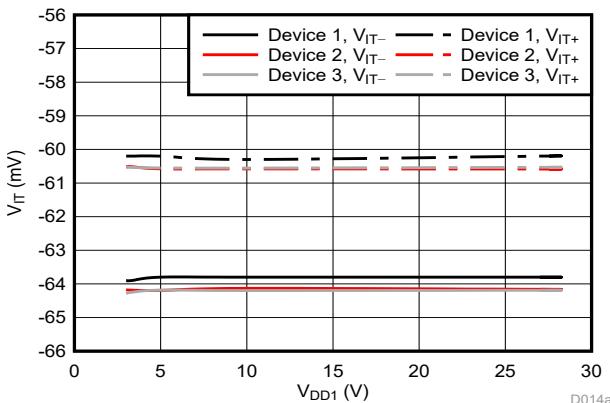


図 5-12. Cmp3 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

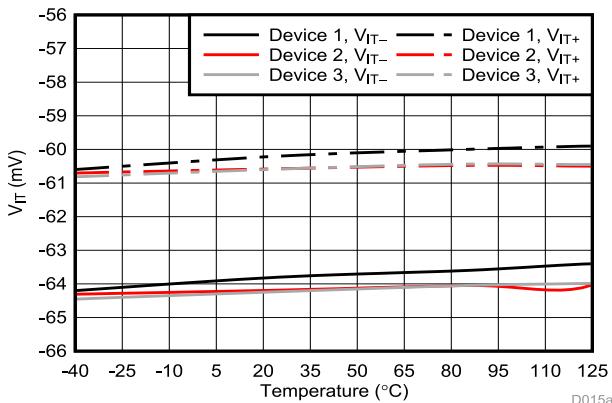


図 5-13. Cmp3 のトリップスレッショルドと温度との関係

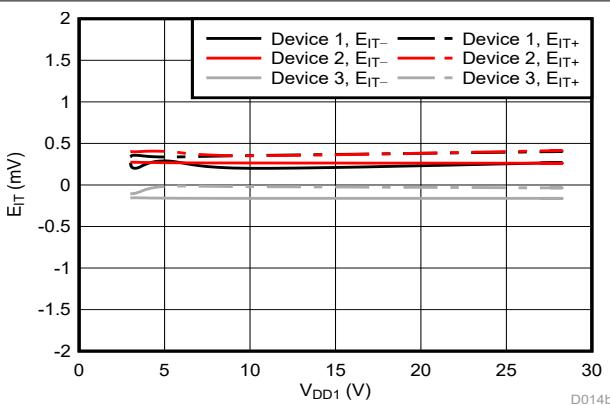


図 5-14. Cmp3 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

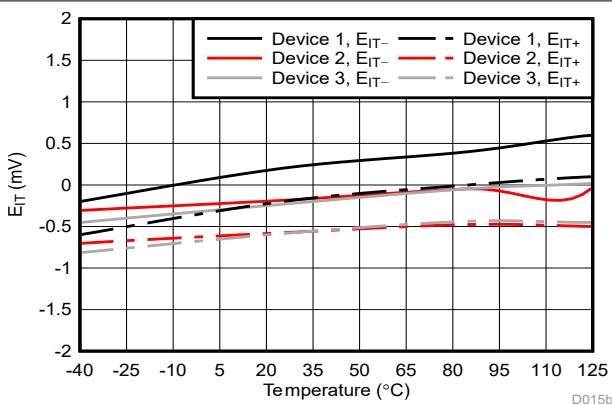


図 5-15. Cmp3 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

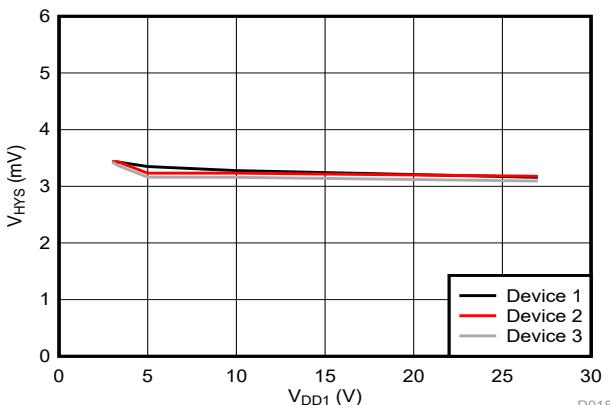


図 5-16. Cmp3 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

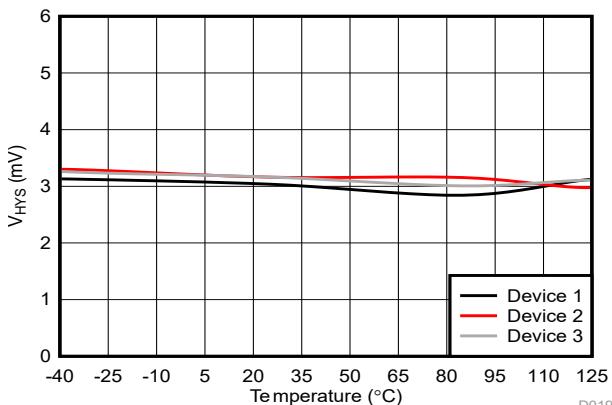


図 5-17. Cmp3 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

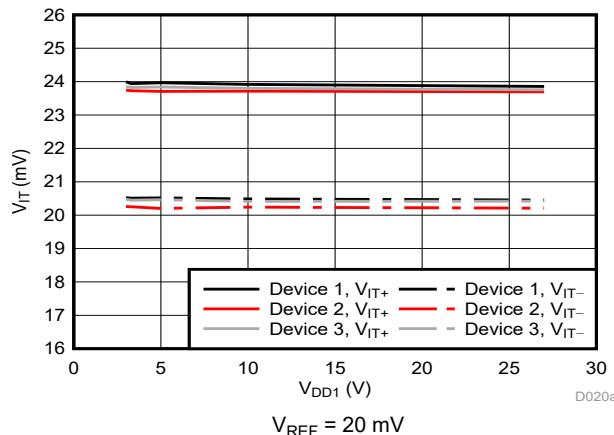


図 5-18. Cmp0 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

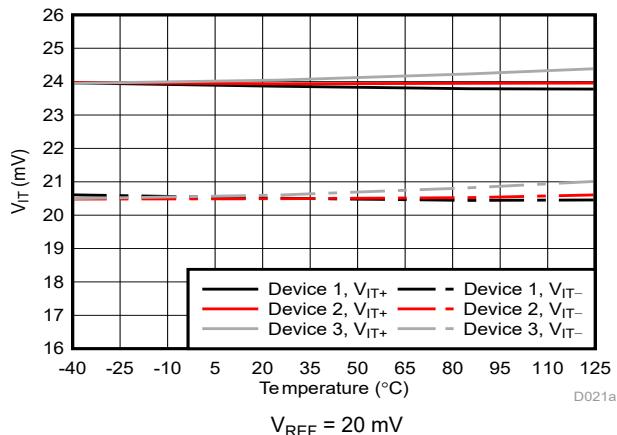


図 5-19. Cmp0 のトリップスレッショルドと温度との関係

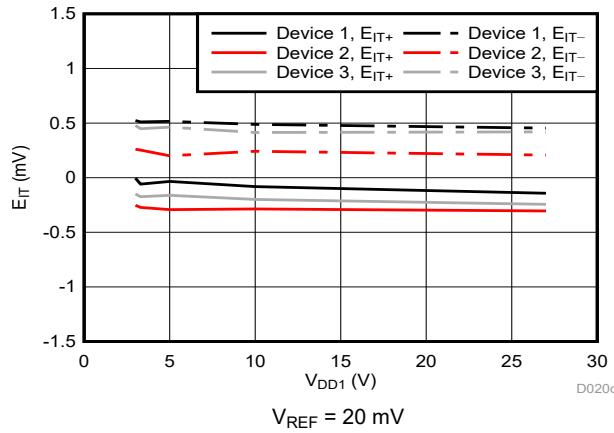


図 5-20. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

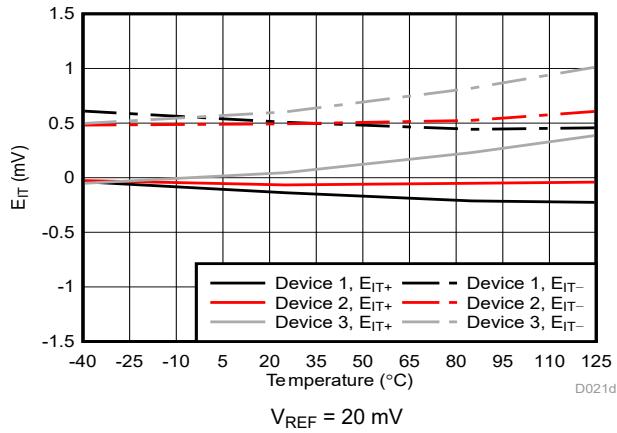


図 5-21. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

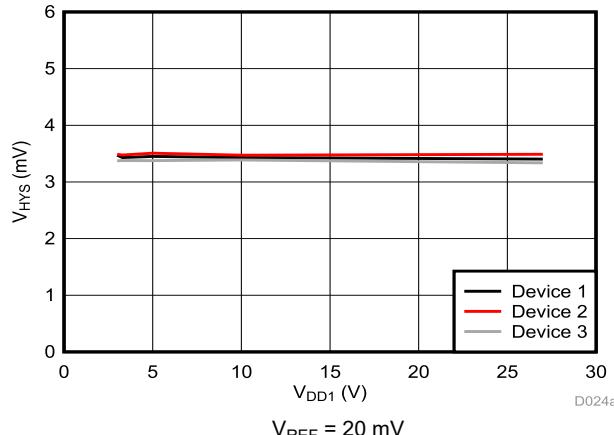


図 5-22. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

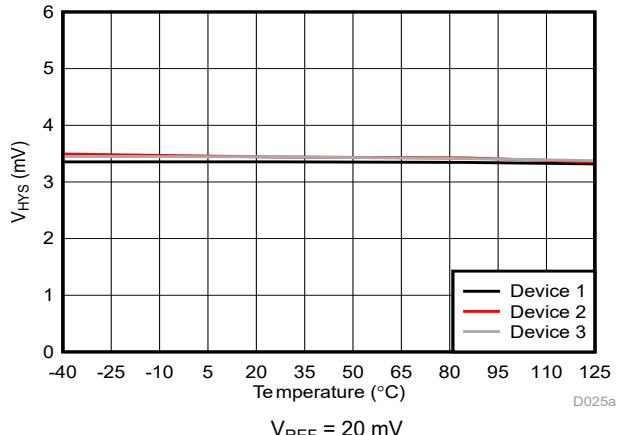


図 5-23. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

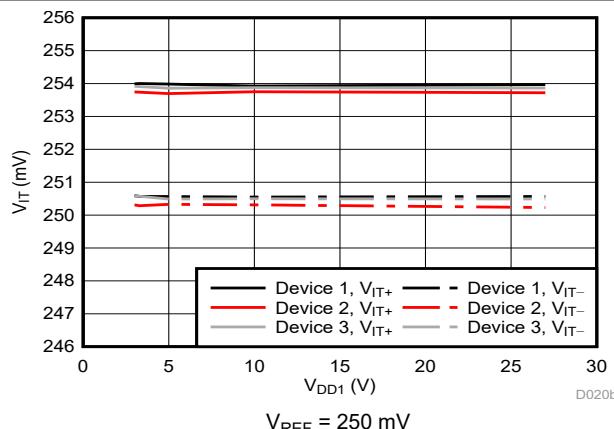


図 5-24. Cmp0 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

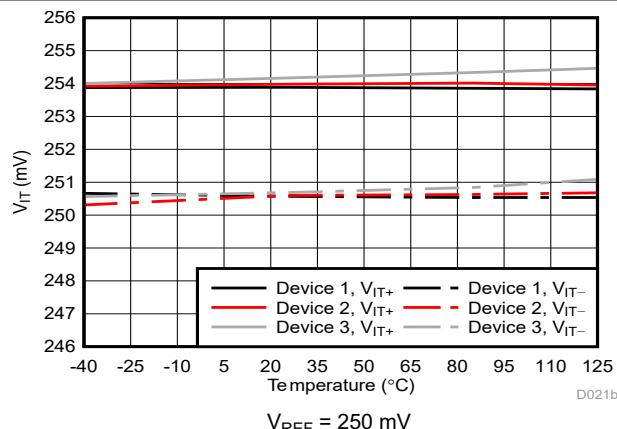


図 5-25. Cmp0 のトリップスレッショルドと温度との関係

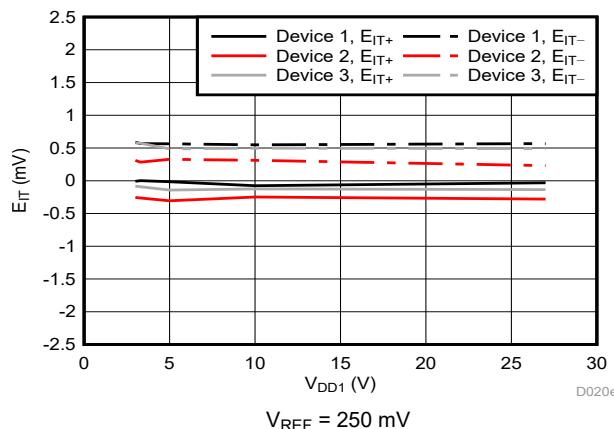


図 5-26. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

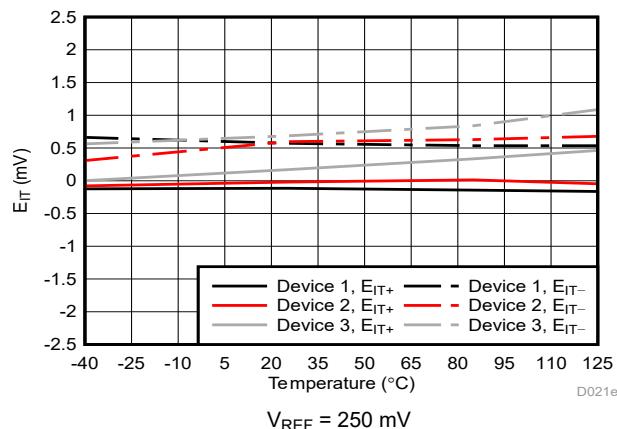


図 5-27. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

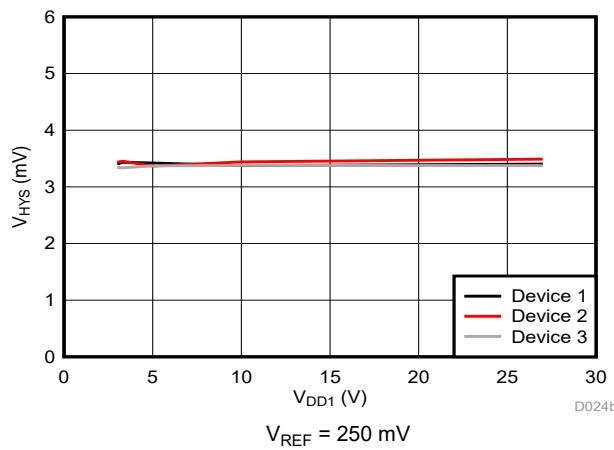


図 5-28. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

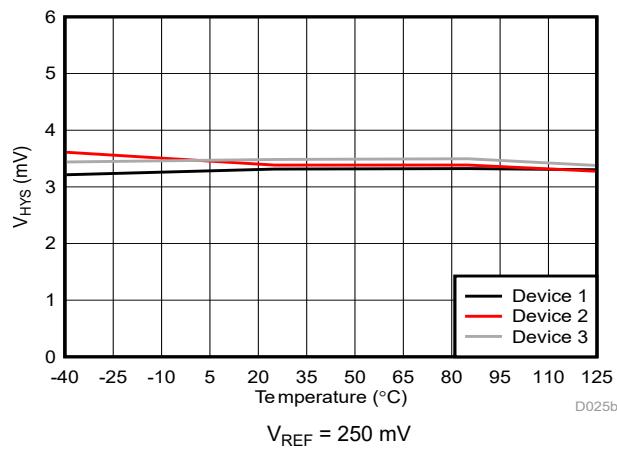


図 5-29. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

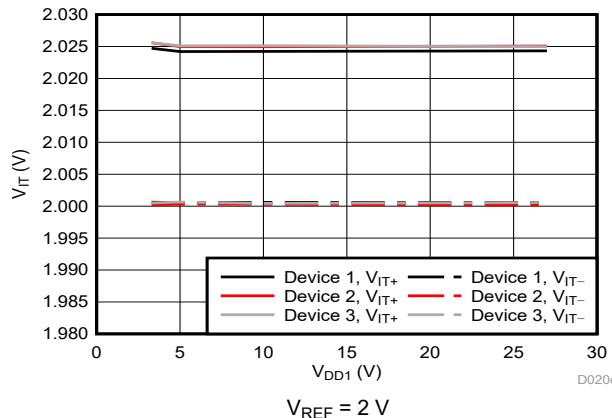


図 5-30. Cmp0 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

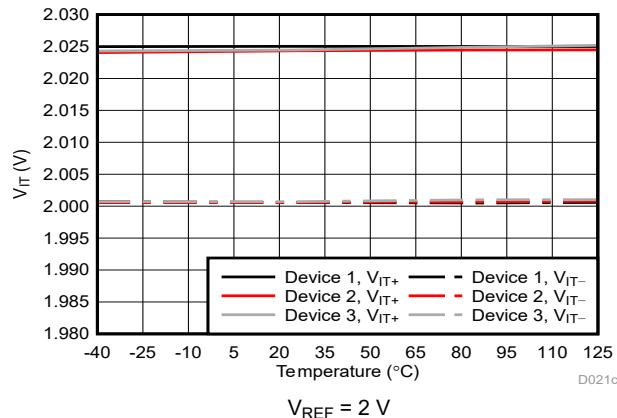


図 5-31. Cmp0 のトリップスレッショルドと温度との関係

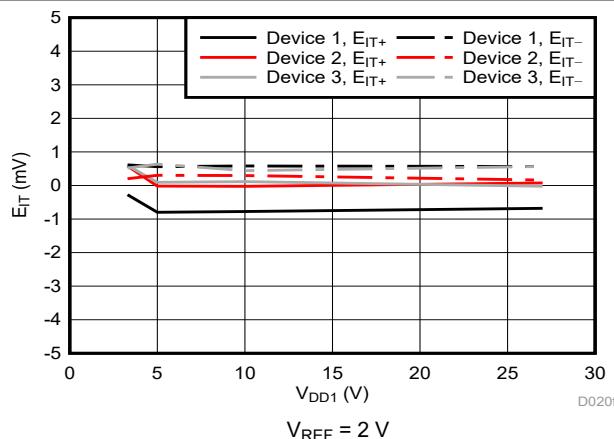


図 5-32. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

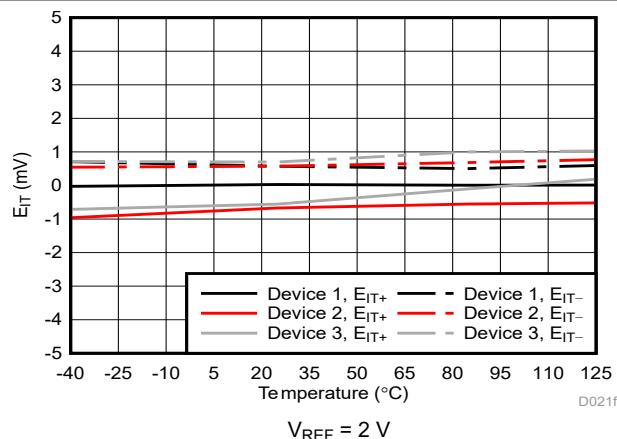


図 5-33. Cmp0 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

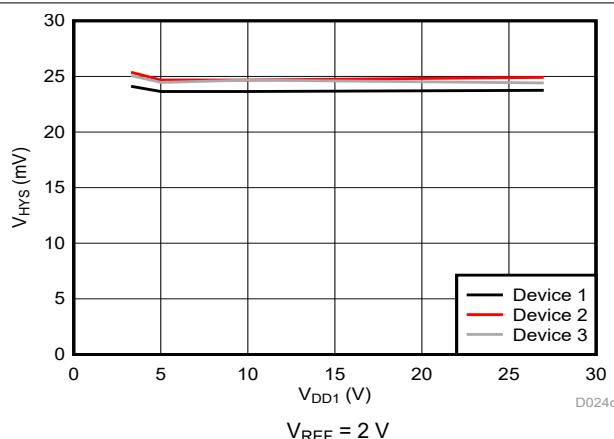


図 5-34. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

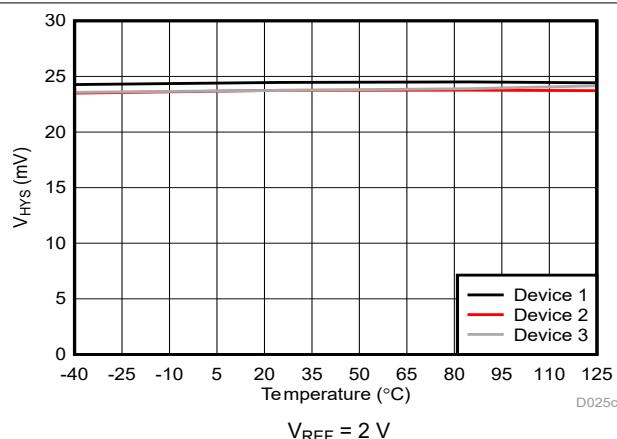


図 5-35. Cmp0 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

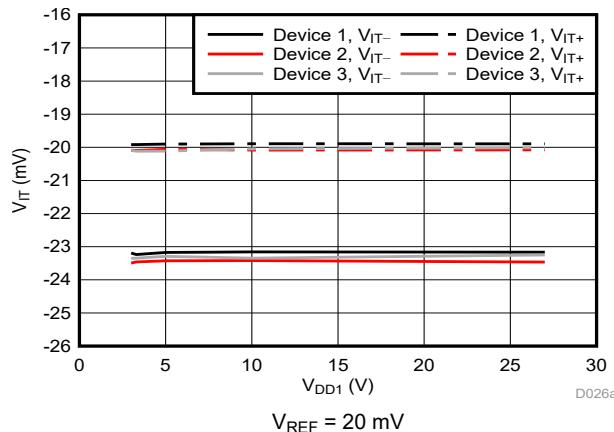


図 5-36. Cmp1 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

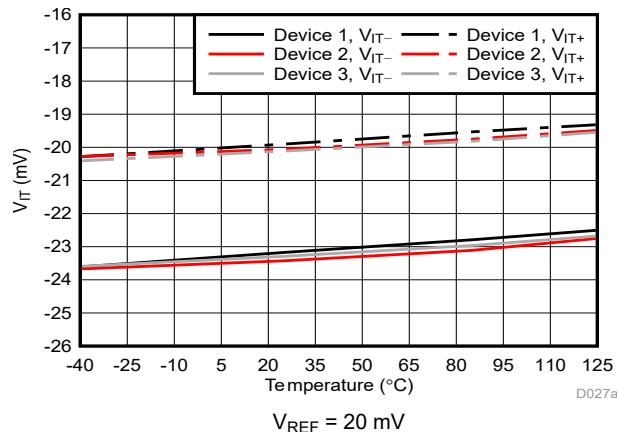


図 5-37. Cmp1 のトリップスレッショルドと温度との関係

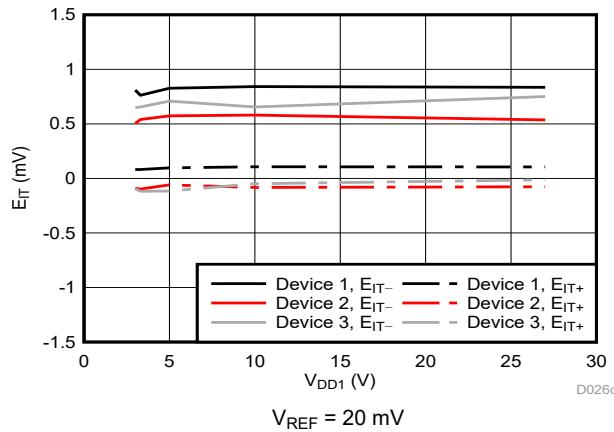


図 5-38. Cmp1 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

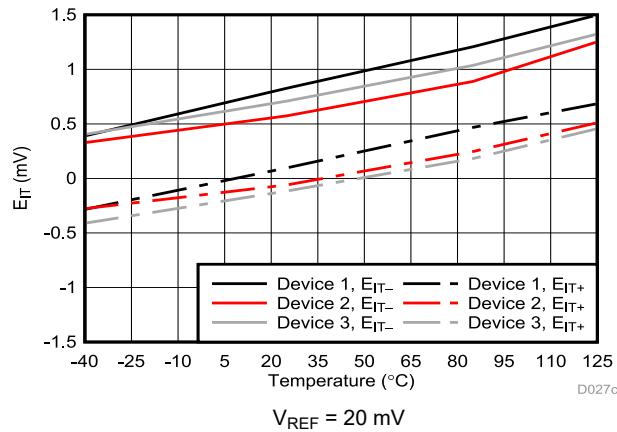


図 5-39. Cmp1 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

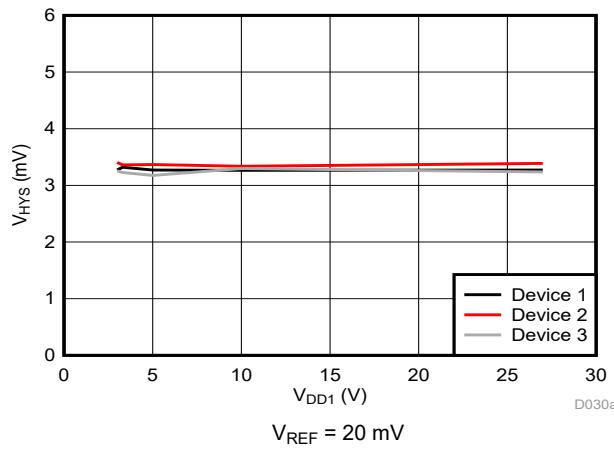


図 5-40. Cmp1 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

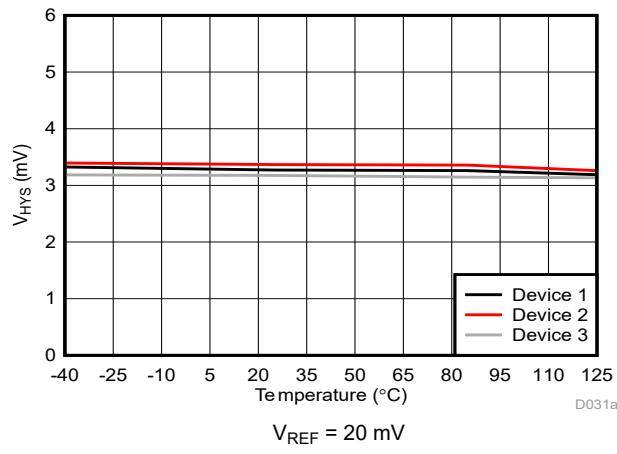


図 5-41. Cmp1 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

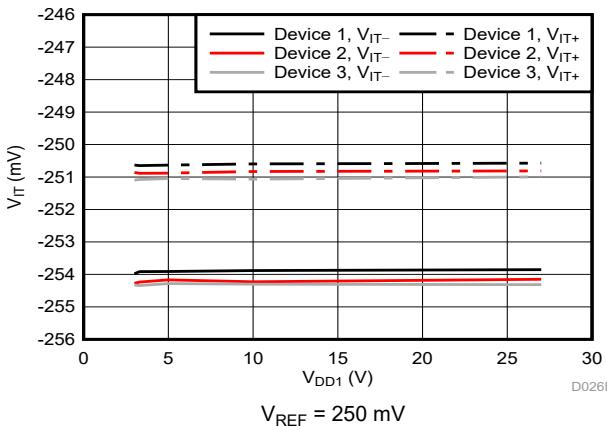


図 5-42. Cmp1 のトリップスレッショルドと電源電圧との関係

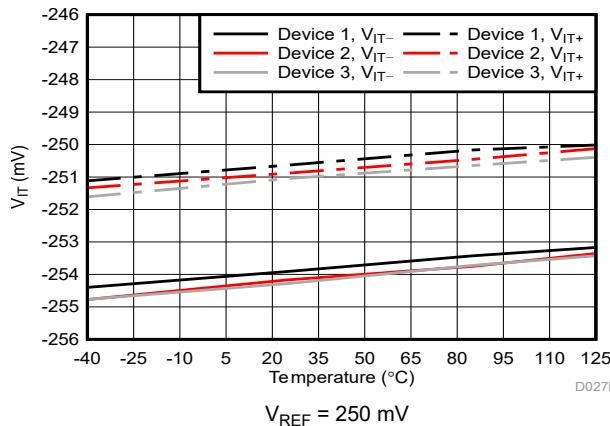


図 5-43. Cmp1 のトリップスレッショルドと温度との関係

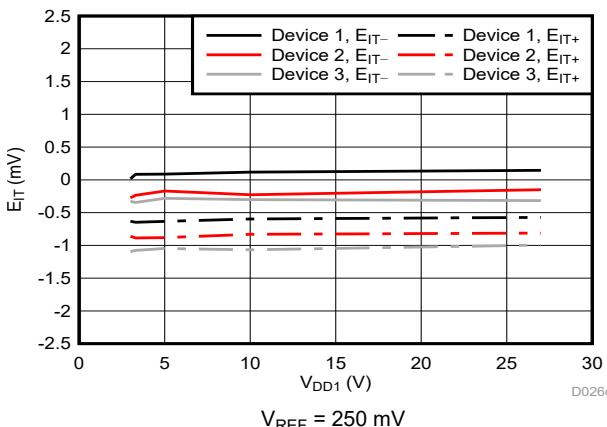


図 5-44. Cmp1 のトリップスレッショルド誤差と電源電圧との関係

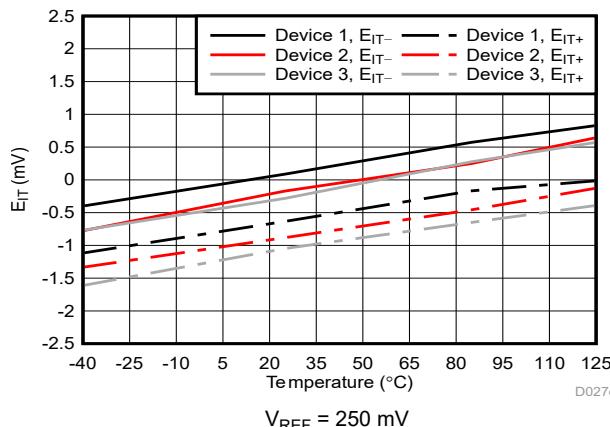


図 5-45. Cmp1 のトリップスレッショルド誤差と温度との関係

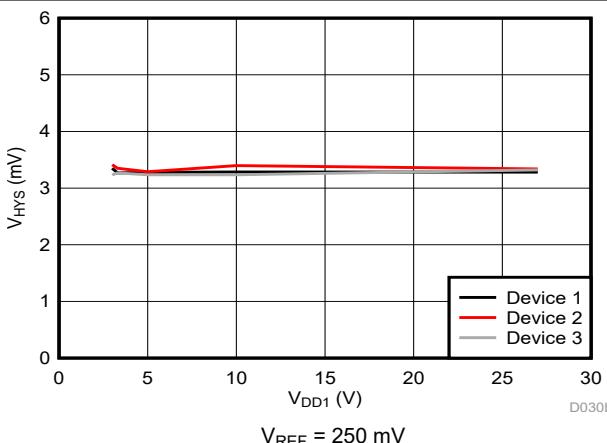


図 5-46. Cmp1 のトリップスレッショルドのヒステリシスと電源電圧との関係

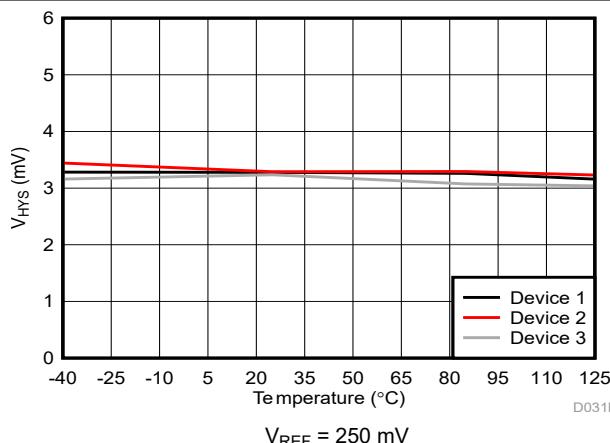


図 5-47. Cmp1 のトリップスレッショルドのヒステリシスと温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V、VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

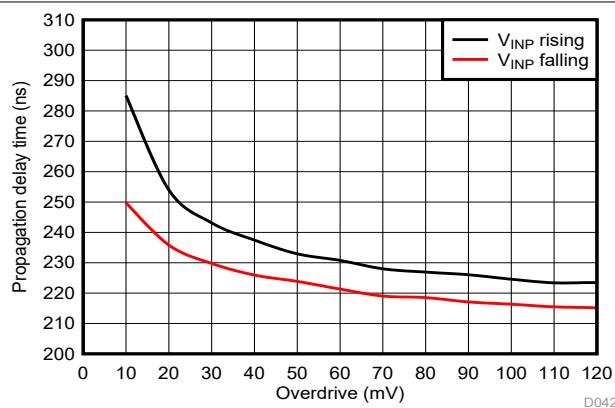


図 5-48. Cmp2 の伝搬遅延とオーバードライブとの関係

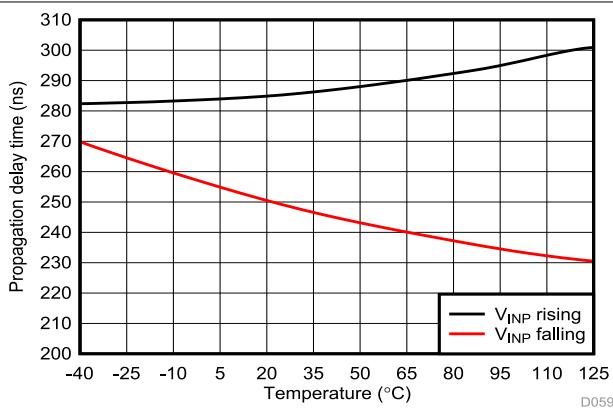


図 5-49. Cmp2 の伝搬遅延と温度との関係

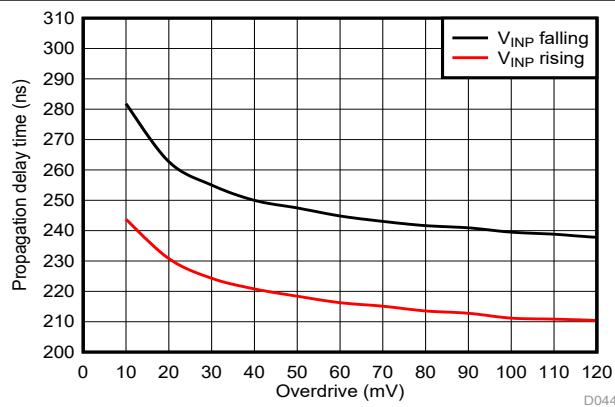


図 5-50. Cmp3 の伝搬遅延とオーバードライブとの関係

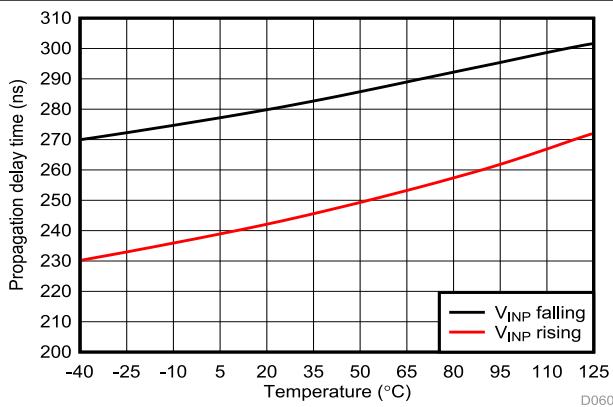


図 5-51. Cmp3 の伝搬遅延と温度との関係

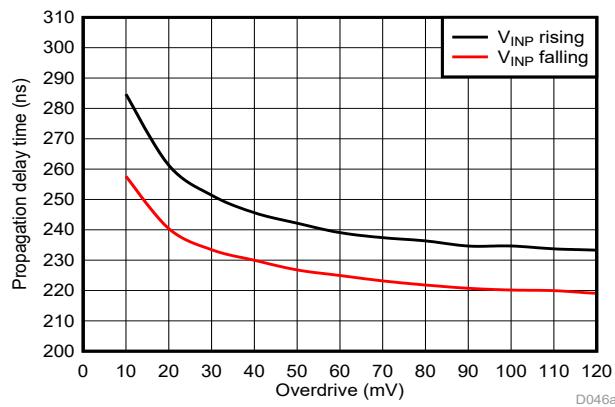


図 5-52. Cmp0 の伝搬遅延とオーバードライブとの関係

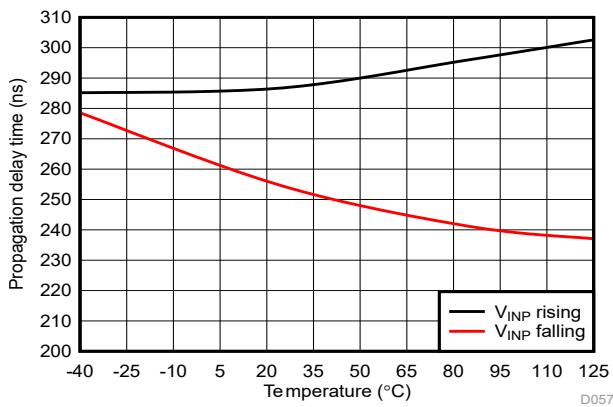


図 5-53. Cmp0 の伝搬遅延と温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V、VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

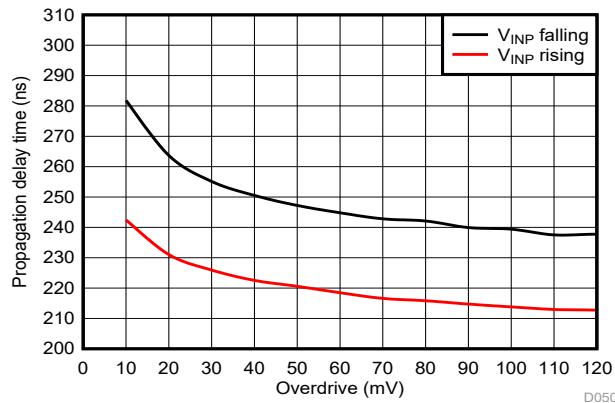


図 5-54. Cmp1 の伝搬遅延とオーバードライブとの関係

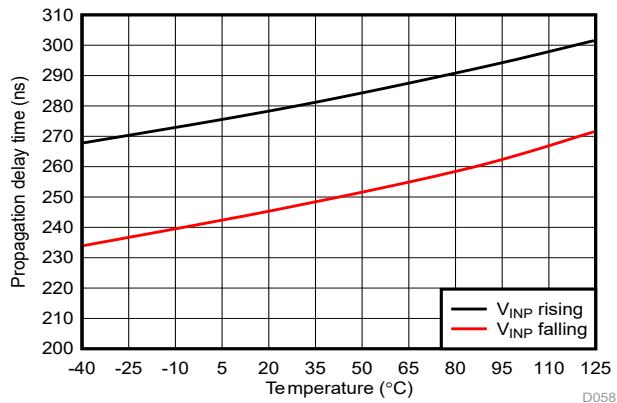


図 5-55. Cmp1 の伝搬遅延と温度との関係

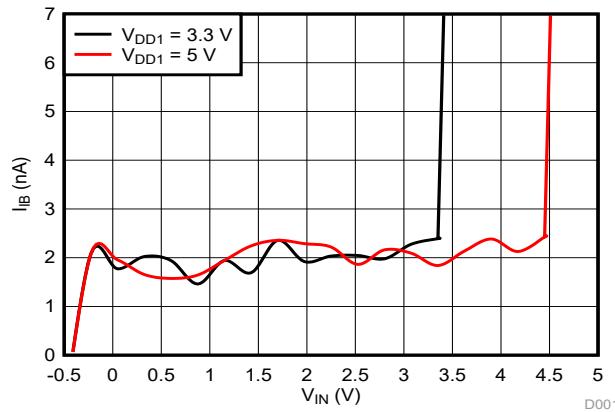


図 5-56. の入力バイアス電流と入力電圧との関係

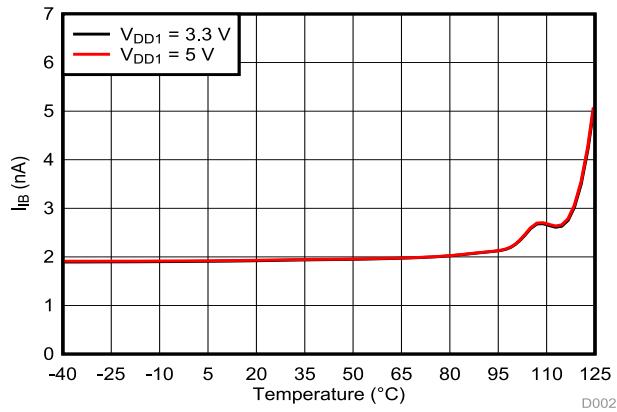


図 5-57. の入力バイアス電流と温度との関係

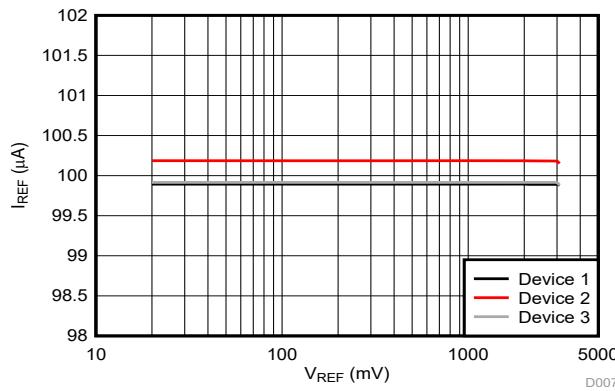


図 5-58. リファレンス電流とリファレンス電圧との関係

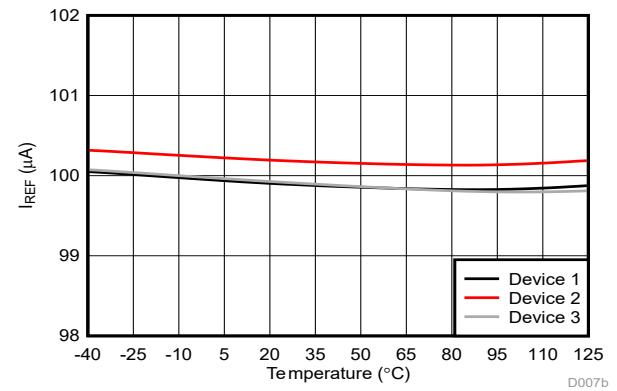


図 5-59. リファレンス電流と温度との関係

## 5.13 代表的特性 (続き)

VDD1 = 5V、VDD2 = 3.3V のとき (特に記述のない限り)

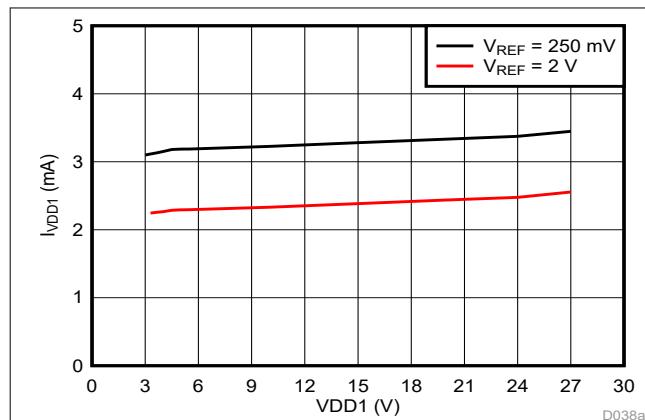


図 5-60. ハイサイド電源電流と電源電圧との関係

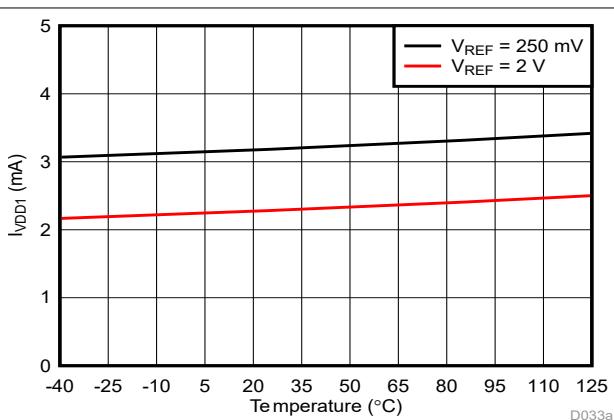


図 5-61. ハイサイド電源電流と温度との関係

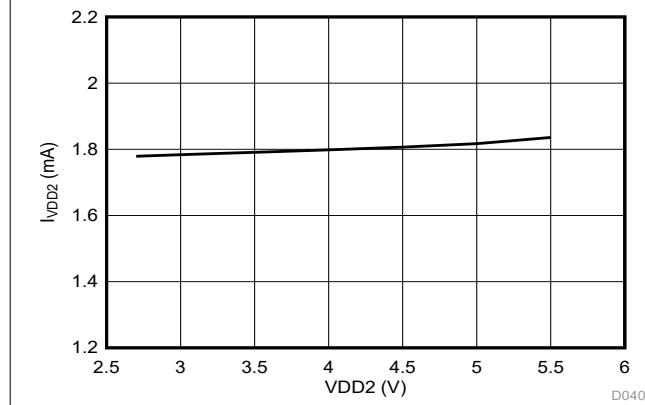


図 5-62. ローサイド電源電流と電源電圧との関係

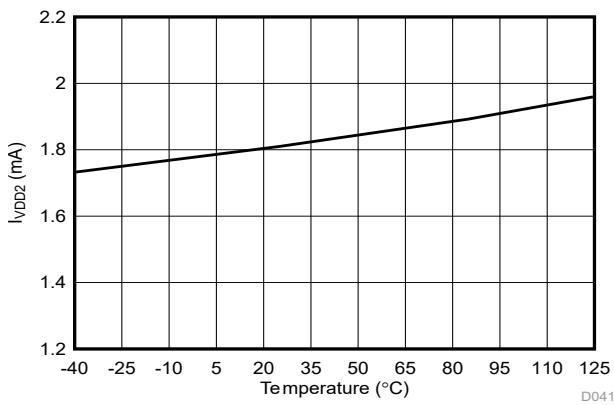


図 5-63. ローサイド電源電流と温度との関係

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

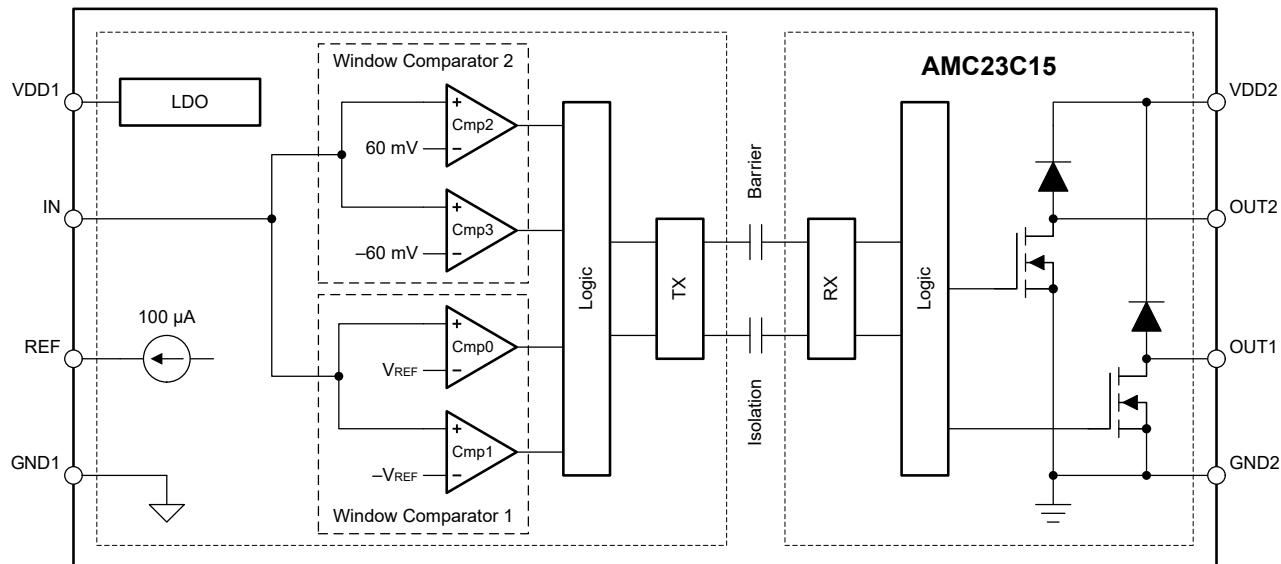
AMC23C15 は、オープンドレイン出力を備えたデュアル絶縁型ウインドウコンパレータです。ウインドウコンパレータ 1 はコンパレータ Cmp0 および Cmp1 で構成され、ウインドウコンパレータ 2 は Cmp2 および Cmp3 で構成されます。Cmp0 と Cmp2 はそれぞれの正のスレッショルド ( $V_{IT+}$ ) と入力電圧 ( $V_{IN}$ ) を比較し、Cmp1 と Cmp3 はそれぞれの負のスレッショルド ( $V_{IT-}$ ) と入力電圧 ( $V_{IN}$ ) を比較します。各  $V_{IT+}$  および  $V_{IT-}$  のスレッショルドは、大きさは同じで符号は逆なので、どちらのウインドウコンパレータも 0V を中心とするウインドウを持っています。ウインドウコンパレータ 2 は、 $\pm 60\text{mV}$  の固定スレッショルドを持っています。ウインドウコンパレータ 1 は、内部生成される  $100\mu\text{A}$  のリファレンス電流と 1 つの外付け抵抗で調整できる  $\pm 5\text{mV} \sim \pm 300\text{mV}$  のスレッショルドを持っています。

入力電圧 ( $V_{IN}$ ) がそれぞれの比較ウインドウを外れると、オープンドレイン出力はアクティブに Low になります。その他の場合、ハイインピーダンス状態になります。

REF ピンの電圧が  $V_{MSEL}$  より高い場合、本デバイスは正のコンパレータモードで動作します。このモードは、正電圧電源を監視するのに特に便利です。負のコンパレータ (Cmp1, Cmp3) がどちらもディセーブルされ、正のコンパレータ (Cmp0, Cmp2) のみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大  $2.7\text{V}$  に設定できます。

本デバイスの高電圧側と低電圧側の間のガルバニック絶縁は、 $\text{SiO}_2$  ベースの強化容量性絶縁バリア越しにコンパレータの状態を送信することで実現されます。この絶縁バリアは、『ISO72x デジタルアイソレータの磁界耐性』アプリケーションレポートに記載されているように、高水準の磁界耐性をサポートします。絶縁バリア越しにデータを送信するために AMC23C15 が採用しているデジタル変調方式と、絶縁バリアの特性自体により、優れた信頼性と同相過渡耐性が得られます。

### 6.2 機能ブロック図



## 6.3 機能説明

### 6.3.1 アナログ入力

AMC23C15 は、2 つのウインドウ コンパレータを駆動する 1 つの入力を備えています。ウインドウ コンパレータ 1 のスレッショルドは調整可能で、ウインドウ コンパレータ 2 のスレッショルドは固定です。

リファレンス値に内部ヒステリシス電圧 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は 64mV) を加えた値として定義される各  $V_{IT+}$  スレッショルドを入力電圧 ( $V_{IN}$ ) が上回ると、正のコンパレータはトリップします。リファレンス値 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は 60mV) と等しい各  $V_{IT-}$  スレッショルドを  $V_{IN}$  が下回ると、正のコンパレータはリリースされます。負のリファレンス値から内部ヒステリシス電圧 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は -64mV) を引いた値として定義される各  $V_{IT-}$  スレッショルドを  $V_{IN}$  が下回ると、負のコンパレータはトリップします。負のリファレンス値 (たとえば、固定スレッショルドのコンパレータの場合は -60mV) と等しい各  $V_{IT+}$  スレッショルドを  $V_{IN}$  が上回ると、負のコンパレータはリリースされます。

$V_{IT+}$  と  $V_{IT-}$  の差はコンパレータ ヒステリシスと呼ばれ、リファレンス電圧が 450mV 未満なら 4mV です。あらかじめヒステリシスが組み込まれているため、AMC23C15 は入力ノイズの影響を受けづらく、ノイズの多い環境でも安定して動作します。ヒステリシスを生成するための外部正帰還を追加する必要はありません。600mV を超えるリファレンス値 ( $V_{REF}$ ) の場合、Cmp0 のヒステリシスは 25mV に増加します。詳細については、「リファレンス入力」の説明を参照してください。

ヒステリシスとスイッチング スレッショルドとの関係を表すタイミング図を、図 6-1 に示します。

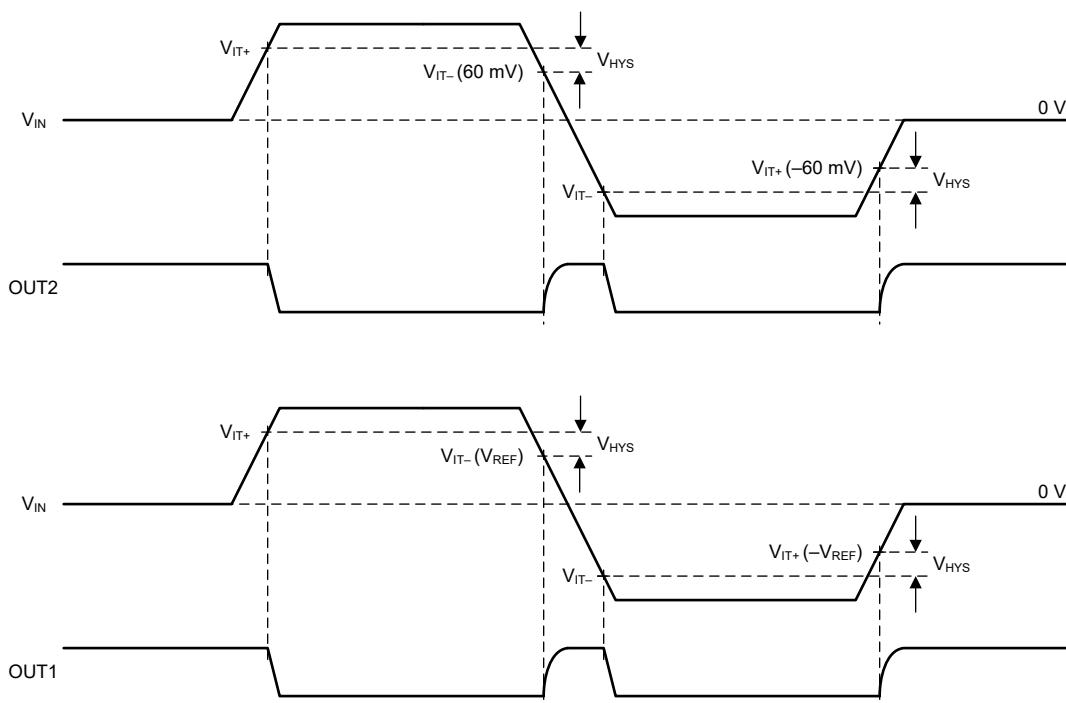


図 6-1. スイッチング スレッショルドとヒステリシス

### 6.3.2 リファレンス入力

REF ピンの電圧は、ウインドウ コンパレータ 1 のトリップ スレッショルドを決定します。内部の高精度電流源は、REF ピンから GND1 に接続された外部抵抗に  $100\mu\text{A}$  の電流を流します。抵抗の両端に結果として生じる電圧 ( $V_{\text{REF}}$ ) は、正と負のトリップ スレッショルドの大きさと等しくなります (図 6-1 を参照)。リファレンス電圧をフィルタ処理するため、抵抗と並列に  $100\text{nF}$  のコンデンサを配置します。このコンデンサは、起動中に  $100\mu\text{A}$  の電流源で充電される必要があり、その充電時間がハイサイドのブランкиング時間 ( $t_{\text{HS}, \text{BLK}}$ ) を超えることがあります。この場合、図 6-2 に示すように、ウインドウ コンパレータ 1 は、ハイサイドのブランкиング時間が経過した後で、 $V_{\text{REF}}$  が最終値に達するまでの間、正しくない状態を出力することがあります。起動時の動作の詳細については、「パワーアップ動作とパワーダウン動作」セクションを参照してください。

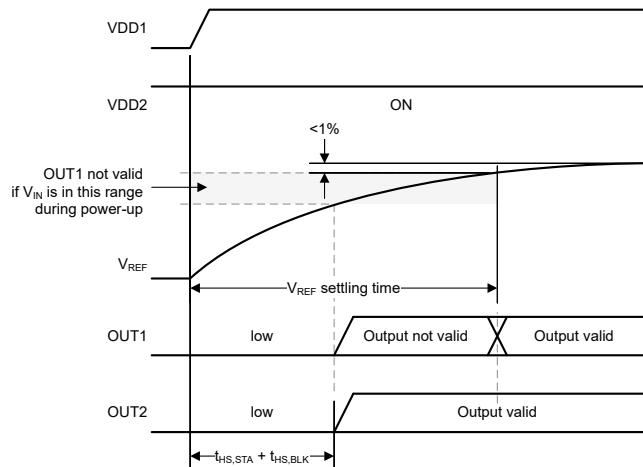


図 6-2. リファレンス電圧のセトリング タイムが長いときの出力の動作

REF ピンの電圧は、負のコンパレータ (Cmp1, Cmp3) の機能と、正のコンパレータ (Cmp0) のヒステリシスも決定します (機能ブロック図を参照)。「電気的特性」表に定義された  $V_{\text{MSEL}}$  スレッショルドを  $V_{\text{REF}}$  が上回ると、負のコンパレータ (Cmp1, Cmp3) はどちらもディセーブルされ、Cmp0 のヒステリシスは  $4\text{mV}$  (標準値) から  $25\text{mV}$  に増加します。正のコンパレータ モードは、高い入力電圧と高いノイズ耐性が必要な電圧監視アプリケーションを目的としています。

リファレンス電圧ピンは、動作中にコンパレータのスレッショルドを変更するために外部電圧源で駆動することもできます。しかし、通常動作中に  $V_{\text{MSEL}}$  スレッショルドを超えて  $V_{\text{REF}}$  を動的に駆動してはいけません。それにより、Cmp0 コンパレータのヒステリシスが変化し、OUT1 出力が意図せずに切り替わる可能性があるためです。

図 6-3 に、モード選択のタイミング図を示します。

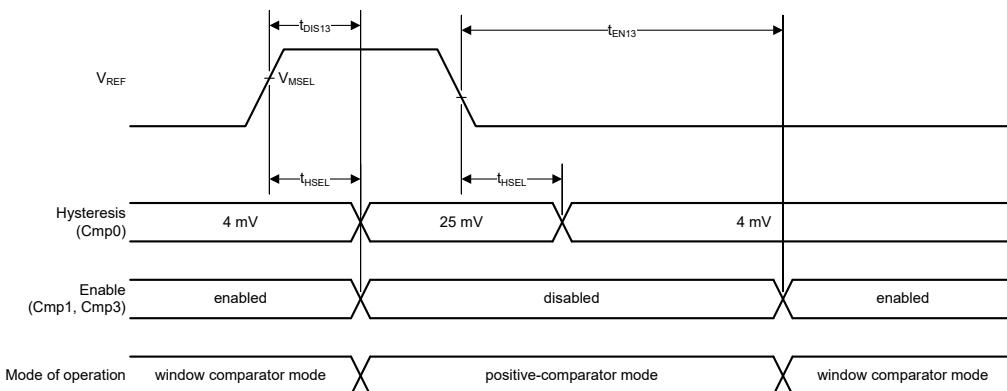


図 6-3. モード選択

### 6.3.3 絶縁チャネルの信号伝送

AMC23C15 は、 $\text{SiO}_2$  ベースの絶縁バリア越しにコンパレータの出力状態を送信するため、図 6-4 に示すオン / オフ キーリング (OOK) 変調方式を採用しています。「機能ブロック図」に示す送信ドライバ (TX) は、デジタル 1 を表すために内部で生成された高周波キャリアを絶縁バリア越しに送信します。デジタル 0 を表す信号は送りません。

絶縁バリアの反対側のレシーバ (RX) は信号を回復および復調し、オープンドレイン出力バッファを駆動するロジックにデータを提供します。AMC23C15 の送信チャネルは、同相過渡耐性 (CMTI) を最大限に高め、高周波キャリアと RX/TX バッファのスイッチングに起因する放射妨害波を最小限に抑えるように最適化されています。

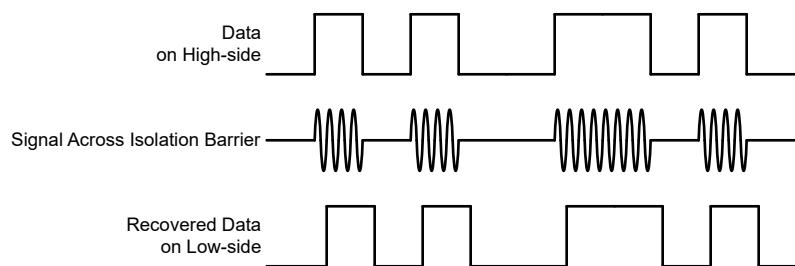


図 6-4. OOK ベースの変調方式

### 6.3.4 オープンドレインデジタル出力

AMC23C15 は 2 つのオープンドレイン出力 (各ウインドウ コンパレータに 1 つ) を備えています。図 6-1 に示すように、REF ピンの電圧によって定義されたスレッショルド値を  $|V_{IN}|$  が上回ると、OUT1 はアクティブに Low になります。内部の 60mV のリファレンス電圧によって定義されたスレッショルド値を  $|V_{IN}|$  が上回ると、OUT2 はアクティブに Low になります。

オープンドレイン出力には、VDD2 電源に対してダイオードが接続されています (機能ブロック図を参照)。これは、OUTx ピンに大電流が流れ込まない限り、VDD2 電源電圧より 500mV を超えて出力されないことを意味しています。特に VDD2 が GND2 レベルである場合、オープンドレイン出力は、グランドより 1 ダイオード分高い電圧にクランプされます。この動作を、図 6-5 から図 6-10 までの、灰色の網掛けで示します。

システムレベルでは、オープンドレイン信号ラインの CMTI 性能はプルアップ抵抗の値によって異なります。高いスルーレート ( $dV/dt$  が高い) の同相過渡イベント中、プリント基板 (PCB) のハイサイドとローサイドの間の寄生容量結合により、オープンドレイン信号ラインが Low にされることがあります。寄生結合が信号レベルに及ぼす影響は、プルアップ強度の関数であり、プルアップ抵抗の値が小さいほど CMTI の性能が向上します。AMC23C15 は、比較的弱いプルアップ抵抗値  $10\text{k}\Omega$  で特性付けされており、 $4.7\text{k}\Omega$  以下のプルアップ抵抗を使用する標準的なアプリケーションで、規定の CMTI 性能を確実に満たすことができます。

### 6.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作

両方のオープンドレイン出力は、ローサイド電源 (VDD2) がオンになると、ハイインピーダンス (Hi-Z) 状態で起動します。起動後、ハイサイドがまだ機能していない場合、両方の出力はアクティブに Low になります。[図 6-5](#) に示すように、この状態は、ローサイドの起動時間とハイサイドのフォルト検出遅延時間の和 ( $t_{LS, STA} + t_{HS, FLT}$ ) の後で発生します。同様に、通常動作中にハイサイドのフォルト検出遅延時間より長い間、ハイサイド電源が低電圧スレッショルド (VDD1<sub>UV</sub>) を下回ると、両方の出力が Low になります ([図 6-8](#) を参照)。この遅延により、ハイサイド電源を喪失してもシステムは確実にシャットダウンできます。

60mV の内部リファレンス電圧と REF ピンの電圧を安定させ、起動中にコンパレータの出力が意図せず切り替わることを防止するため、コンパレータのハイサイドとローサイドとの間での通信開始は、ハイサイドのブランディング時間 ( $t_{HS, BLK}$ 、高電圧側に実装された時定数) だけ遅延します。

[図 6-5](#) から [図 6-10](#) までに、代表的な起動および停止のシナリオを示します。

[図 6-5](#) では、ローサイド電源 (VDD2) がオンになりますが、ハイサイド電源 (VDD1) はオフのままで。両方の出力は、デフォルトの Hi-Z 状態で起動します。 $t_{HS, FLT}$  後、両方の出力が Low になり、ハイサイド電源喪失フォルトを示します。

[図 6-6](#) では、ローサイド電源 (VDD2) がオンになった後しばらくして、ハイサイド電源 (VDD1) がオンになります。両方の出力は、最初はアクティブ Low 状態です ([図 6-5](#) を参照)。ハイサイド電源がイネーブルされた後、本デバイスが通常動作となり、両方の出力がウインドウ コンパレータの現在の状態を反映するまでに、 $t_{HS, STA} + t_{HS, BLK}$  の時間が経過します。

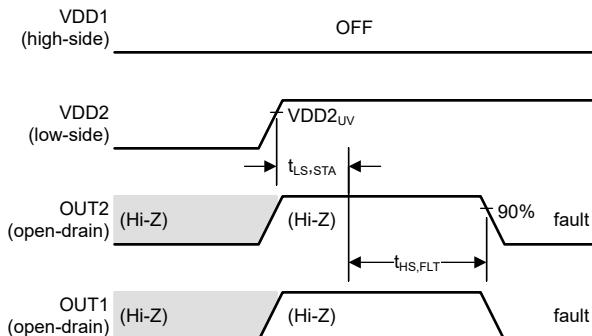


図 6-5. VDD2 がオンになり、VDD1 はオフのまま

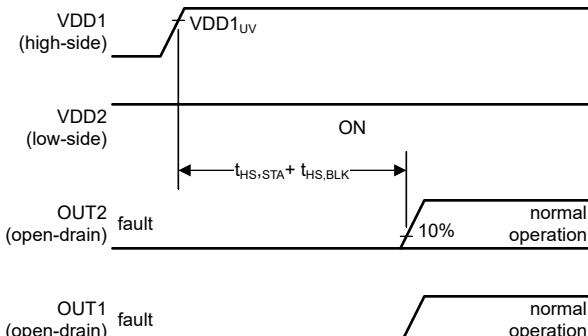


図 6-6. VDD2 がオンで、VDD1 がオンになる  
(遅延時間が長い)

[図 6-7](#) では、ローサイド電源 (VDD2) がオンになった後で、わずかに遅れてハイサイド電源 (VDD1) がオンになります。両方の出力は最初は Hi-Z 状態です。ハイサイド フォルト検出遅延 ( $t_{HS, FLT}$ ) は、ハイサイドのブランディング時間 ( $t_{HS, BLK}$ ) より短いため、両方の出力は  $t_{HS, FLT}$  の後で Low になり、ハイサイドがまだ動作していないことを示します。ハイサイドのブランディング時間 ( $t_{HS, BLK}$ ) が経過した後で、本デバイスは通常動作になり、両方の出力はウインドウ コンパレータの現在の状態を反映します。

[図 6-8](#) では、ハイサイド電源 (VDD1) がオフになった後で、ローサイド電源 (VDD2) がオフになります。ハイサイド フォルト検出遅延時間 ( $t_{HS, FLT}$ ) の後で、両方の出力はアクティブに Low になります。VDD2 が VDD2<sub>UV</sub> スレッショルドを下回るとすぐに、両方の出力は Hi-Z 状態になります。

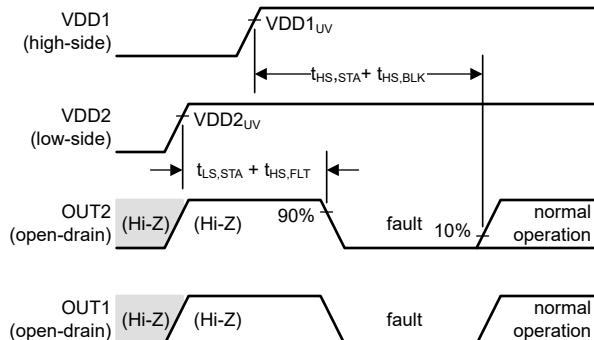


図 6-7. VDD2 がオンになってから VDD1 がオンになる  
(遅延時間が短い)

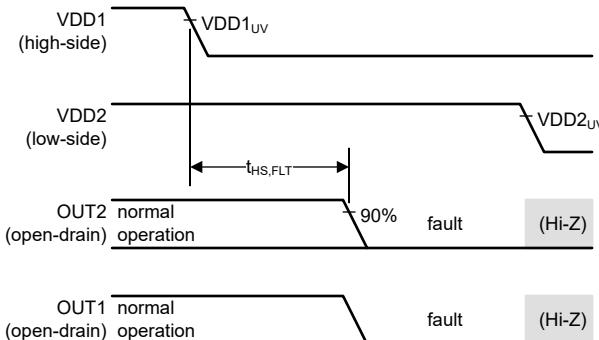


図 6-8. VDD1 がオフになってから VDD2 がオフになる

図 6-9 では、ハイサイドが完全に起動した後で、ローサイド電源 (VDD2) がオンになります (VDD1 と VDD2 の間の遅延は ( $t_{HS, STA} + t_{HS, BLK}$ ) より大きい)。両方の出力は Hi-Z 状態で起動します。ローサイドの起動時間 ( $t_{LS, STA}$ ) の後で、デバイスは通常動作になります。

図 6-10 では、ローサイド電源 (VDD2) がオフになってから、ハイサイド電源 (VDD1) がオフになります。VDD2 が  $VDD2_{UV}$  スレッショルドを下回るとすぐに、両方の出力は Hi-Z 状態になります。

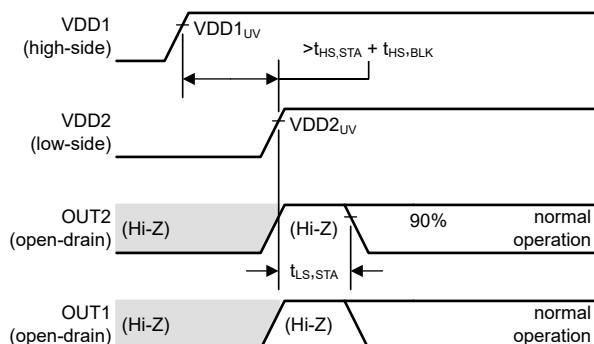


図 6-9. VDD1 がオンになってから VDD2 がオンになる  
(遅延時間が長い)

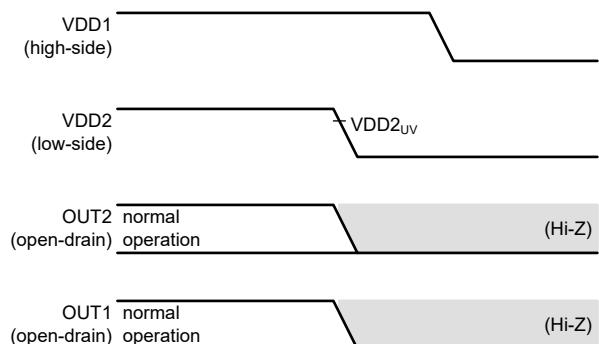


図 6-10. VDD2 がオフになってから VDD1 がオフになる

### 6.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作

ブラウンアウトとは、仕様で規定された動作電圧範囲よりも VDD1 電源電圧が低下したが、そのデバイスは機能し続けている状態を指します。電源喪失とは、そのデバイスが機能を停止するレベルを VDD1 電源電圧が下回った状態を指します。その持続時間と電圧レベルに応じて、ブラウンアウト状態はそのデバイスの出力で観測される場合とされない場合があります。電源喪失状態は、絶縁型コンパレータの出力で常に通知されます。

図 6-11～図 6-13 に、代表的なブラウンアウトおよび電源喪失シナリオを示します。

図 6-11 では、VDD1 は低電圧検出閾値電圧 (VDD1<sub>UV</sub>) 未満に低下しますが、1 次側フォルト検出遅延時間 ( $t_{HS,FLT}$ ) が経過する前に復帰しています。ブラウンアウトイベントは、コンパレータの出力には影響しません。

図 6-12 では、1 次側フォルト検出の遅延時間 ( $t_{HS,FLT}$ ) より長い間、VDD1 が低電圧検出閾値電圧 (VDD1<sub>UV</sub>) を下回っています。このブラウンアウト状態はフォルトとして検出され、 $t_{HS,FLT}$  に等しい遅延の後、両方の出力は LOW に駆動されます。VDD1<sub>UV</sub> 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復するとすぐに、本デバイスは通常動作に復帰します。

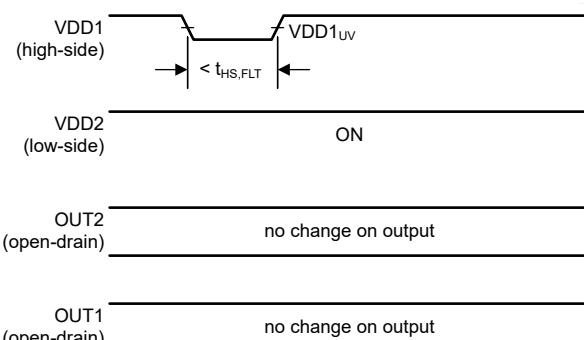


図 6-11. VDD1 の短いブラウンアウトイベントに対する出力応答

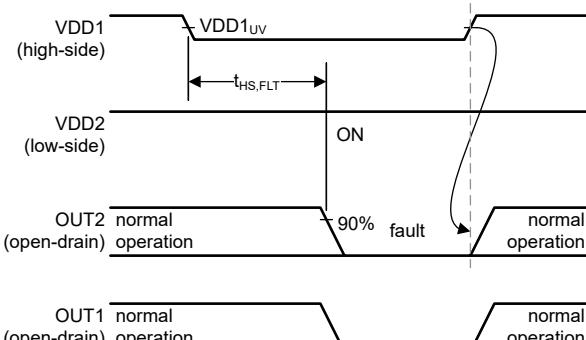


図 6-12. VDD1 の長いブラウンアウトイベントに対する出力応答

図 6-13 では、VDD1 がパワーオンリセット (POR) 閾値電圧 (VDD1<sub>POR</sub>) 未満に低下しています。この電源喪失状態はフォルトとして検出され、 $t_{HS,FLT}$  に等しい遅延の後、両方の出力は LOW に駆動されます。VDD1<sub>UV</sub> 閾値電圧より高い電圧に VDD1 が回復すると、 $t_{HS,STA} + t_{HS,BLK}$  に等しい遅延の後、本デバイスは通常動作に復帰します。

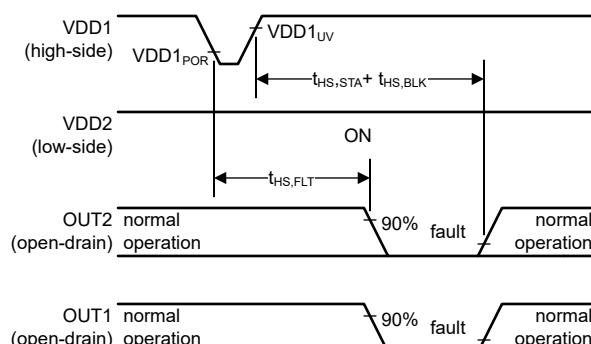


図 6-13. VDD1 の電源喪失イベントに対する出力応答

## 6.4 デバイスの機能モード

AMC23C15 デバイスは、[推奨動作条件](#)の表に規定された電源 (VDD1, VDD2) を使うことで機能します。

REF ピンの電圧が  $V_{MSEL}$  閾値電圧より低い場合、1 次側の 4 つのコンパレータ (Cmp0~Cmp3) は 2 つの独立したウインドウ・コンパレータとして機能します。REF ピンの電圧が  $V_{MSEL}$  閾値電圧より高い場合、負のコンパレータ (Cmp1 と Cmp3) は無効化され、Cmp0 と Cmp2 は 2 つの独立した正のコンパレータとして機能します ([リファレンス入力](#) セクションを参照)。

## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 アプリケーション情報

AMC23C15 は応答時間が短く、同相過渡耐性 (CMTI) が高く、強化絶縁バリアが組み込まれており、過酷でノイズの多い環境の高電圧アプリケーションで、高速かつ高い信頼性で過電流と過電圧を検出するように設計されています。

### 7.2 代表的なアプリケーション

#### 7.2.1 過電流および短絡電流の検出

高速な過電流および短絡電流の検出は、サーキット・ブレーカとソリッド・ステート・リレー (SSR) における一般的な要件で、図 7-1 に示すように単一の AMC23C15 絶縁ウインドウ・コンパレータを使用して実装できます。

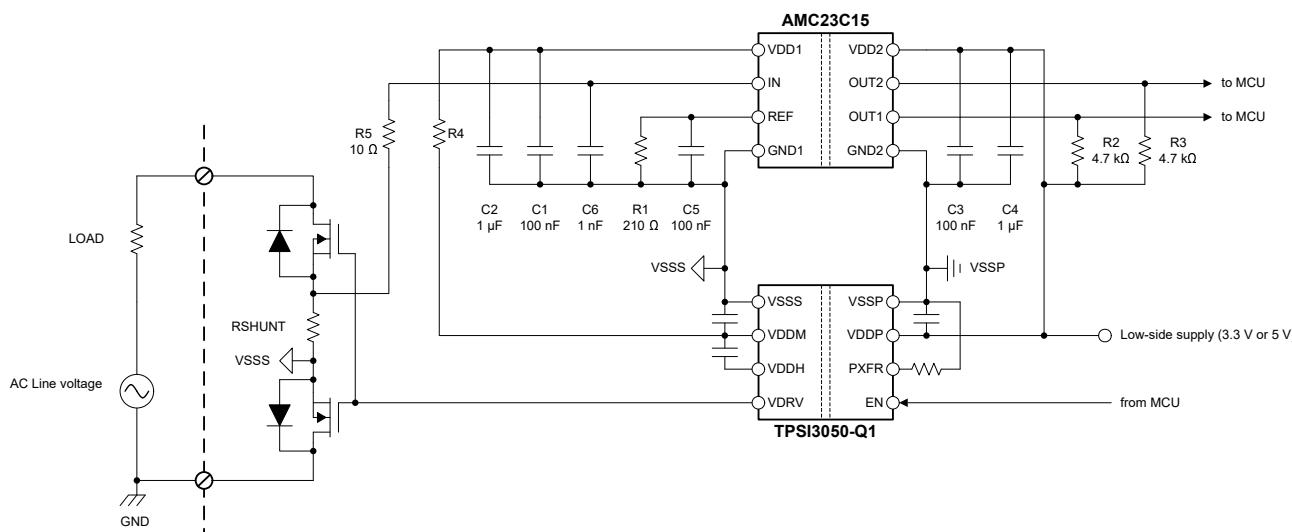


図 7-1. AMC23C15 による過電流および短絡の検出

SSR の 2 つのバック・ツー・バック NMOS パワー・スイッチと直列に接続されたシャント抵抗 (RSHUNT) を流れる負荷電流によって電圧降下が発生し、この電圧降下は AMC23C15 によって検出されます。この電圧は、過電流検出の可変スレッショルド、および短絡検出の 60mV の固定スレッショルドとそれぞれ比較されます。センス電圧は、電流の方向に応じ、絶縁型コンパレータのグランド・リファレンス電圧である VSSS に対して正または負になります。過電流検出のトリップ・スレッショルドの絶対値は、外付け抵抗 R1 によって設定されます。短絡検出のトリップ・スレッショルドは、60mV の内部リファレンス電圧によって固定されています。過電流状態は OUT1 で通知され、短絡状態は OUT2 で通知されます。SSR の詳細な説明およびリファレンス・デザインについては、[www.ti.com/ja-jp](http://www.ti.com/ja-jp) でダウンロードできるソリッド・ステート・リレーの過電流および過熱保護のリファレンス・デザイン設計ガイドを参照してください。

図 7-1 に示すように、AMC23C15 の内蔵 LDO により、ハイサイド電源入力 (VDD1) を絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3050-Q1 によって生成される VDDM 電源に直接接続できます。絶縁型コンパレータのハイサイドに電力を供給するために追加の絶縁電源またはレギュレータは必要ありません。そのため、このソリューションはスペース効率とコスト効率に非常に優れています。短い応答時間と優れた同相過渡耐性 (CMTI) を備えた AMC23C15 を使うと、ノイズの多い環境でも信頼性と精度の高い動作を実現できます。

### 7.2.1.1 設計要件

表 7-1 に、図 7-1 のアプリケーション例のパラメーター一覧を示します。

表 7-1. 設計要件

パラメータ	値
ハイサイド電源電圧	3V~27V
ローサイド電源電圧	2.7V~5.5V
シャント抵抗値	1mΩ
過電流検出スレッショルド	±25A
短絡電流検出スレッショルド	±60A

### 7.2.1.2 詳細な設計手順

この例のシャント抵抗の値は 1mΩ です。これは、AMC23C15 の 60mV の内部リファレンス電圧と目的の 60A の短絡検出スレッショルドによって決定された値です。

目的の 25A の過電流検出レベルでは、シャント抵抗の両端の電圧降下は  $1\text{m}\Omega \times 25\text{A} = 25\text{mV}$  です。ウインドウ・コンパレータ 1 の正方向のトリップ・スレッショルドは  $V_{\text{REF}} + V_{\text{HYS}}$  です。ここで、 $V_{\text{HYS}}$  は「電気的特性」の表で規定されている 4mV で、 $V_{\text{REF}}$  は、REF ピンと GND1 ピンの間に接続された R1 の両端の電圧です。R1 は  $(V_{\text{TRIP}} - V_{\text{HYS}}) / I_{\text{REF}} = (25\text{mV} - 4\text{mV}) / 100\mu\text{A} = 210\Omega$  と計算され、E96 シリーズの値 (1% 精度) と一致します。

入力信号をフィルタ処理し、ノイズに対する感度を下げるため、10Ω、1nF の RC フィルタ (R5、C6) をコンパレータの入力に配置します。このフィルタにより、保護回路の総応答時間を計算する際に考慮すべき  $10\Omega \times 1\text{nF} = 10\text{ns}$  の伝播遅延が追加されます。そのシステムが追加の遅延に耐えられる場合、ノイズ耐性を高めるためにフィルタ定数を大きくすることを推奨します。

表 7-2 に、この設計の主要パラメータを示します。

表 7-2. 過電流および短絡検出の設計例

パラメータ	値
基準抵抗の値 (R1)	210Ω
基準コンデンサの値 (C5)	100nF
リファレンス電圧	21mV
リファレンス電圧のセトリング・タイム (最終値の 90% まで)	50μs
過電流トリップ・スレッショルド (立ち上がり)	25mV/25.0A
過電流トリップ・スレッショルド (立ち下がり)	21mV/21A
短絡電流トリップ・スレッショルド (立ち上がり)	64mV/64A
短絡電流トリップ・スレッショルド (立ち下がり)	60mV/60.0A

### 7.2.2 アプリケーション曲線

図 7-2 に、振幅 140mV<sub>PP</sub> のバイポーラ三角入力波に対する AMC23C15 の代表的な応答を示します。OUT1 は、VIN が REF ピン電圧によって決定される ±50mV のレベルを交差すると、切り替わります。この例では、REF ピンの電圧は 50mV にバイアスされます。OUT2 は、VIN が固定の内部リファレンス電圧値で決定される ±60mV のレベルに交差すると、切り替わります。

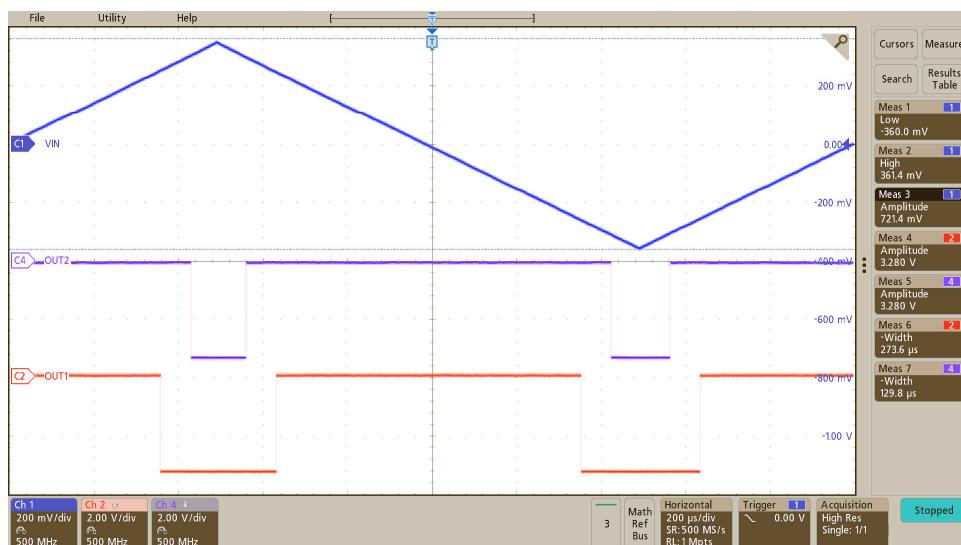


図 7-2. 三角入力波に対する AMC23C15 の出力応答

AMC23C15 の内蔵 LDO は、高電圧側の電源要件を大幅に緩和し、レギュレートされていないトランジスタ、チャージ ポンプ、ブートストラップ電源からデバイスに電力を供給できます。以下の図に示すように、内部 LDO は内部回路に安定した動作電圧を供給するため、2V<sub>PP</sub> 以上のリップル電圧でもトリップのスレッショルドにはほぼ影響しません。

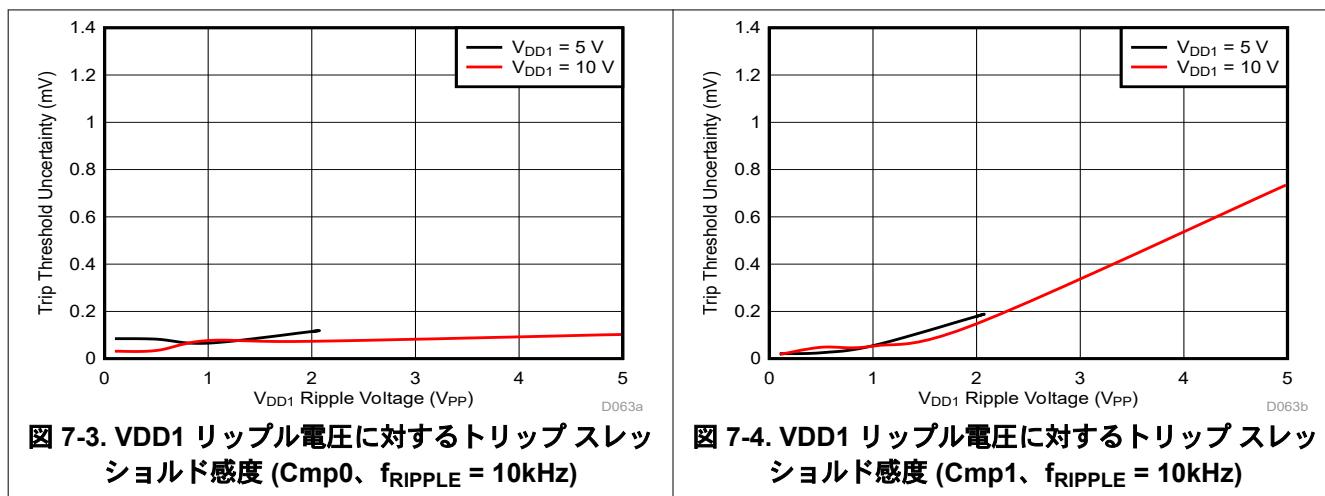


図 7-3. VDD1 リップル電圧に対するトリップスレッショルド感度 (Cmp0、f<sub>RIPPLE</sub> = 10kHz)

図 7-4. VDD1 リップル電圧に対するトリップスレッショルド感度 (Cmp1、f<sub>RIPPLE</sub> = 10kHz)

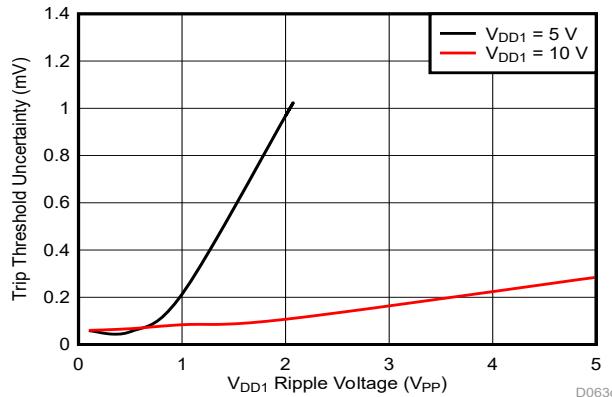


図 7-5. VDD1 リップル電圧に対するトリップスレッショルド感度 (Cmp2、 $f_{RIPPLE} = 10\text{kHz}$ )

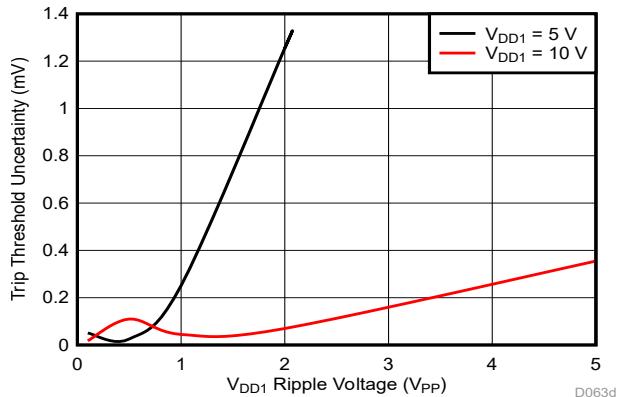


図 7-6. VDD1 リップル電圧に対するトリップスレッショルド感度 (Cmp3、 $f_{RIPPLE} = 10\text{kHz}$ )

### 7.3 設計のベスト プラクティス

検出抵抗のローサイド側と、AMC23C15 の GND1 ピンとの間の接続は、短く、低インピーダンスにします。グランドラインの電圧降下はすべて、コンパレータの入力で検出される電圧に誤差を加え、トリップスレッショルドの不正確さの原因となります。

同相過渡耐性を最大限に高めるには、図 7-8 に示すように、フィルタコンデンサ C5 を REF ピンにできるだけ近づけて配置します。同相過渡イベント時にオープンドレイン信号ラインでの容量性結合の影響を最小限に抑えるため、「[オープンドレインデジタル出力](#)」の説明に従って、オープンドレイン出力に小さい値 ( $10\text{k}\Omega$  未満) のプルアップ抵抗を使用します。

双方向電流検出アプリケーションでは、「[推奨動作条件](#)」の表に規定されている  $300\text{mV}$   $V_{REF}$  の制限値を超えないようにします。REF ピンを  $V_{MSEL}$  のスレッショルド ( $450\text{mV} \sim 600\text{mV}$  の範囲) 付近にバイアスして本デバイスを動作させないでください (Cmp0 のヒステリシスの動的スイッチングを避けるためです。「[リファレンス入力](#)」セクションの説明を参照)。

AMC23C15 には、起動中にリファレンス電圧 ( $V_{REF}$ ) が安定できるよう、制限付きの  $200\mu\text{s}$  のブランкиング時間 ( $t_{HS, BLK}$ ) があります。多くのアプリケーションでは、リファレンス電圧が安定するのに  $200\mu\text{s}$  のブランкиング時間よりも長くかかり、「[図 6-2](#)」で説明されているように、システムの起動中にコンパレータの出力にグリッチが起きる可能性があります。システム全体の起動設計におけるリファレンス電圧のセッティング タイムを考慮してください。

## 7.4 電源に関する推奨事項

AMC23C15 は、特定の起動シーケンスを必要としません。ハイサイド電源 (VDD1) は、低 ESR の  $1\mu\text{F}$  コンデンサ (C2) と並列接続された低 ESR の  $100\text{nF}$  コンデンサ (C1) でデカッピングされます。ローサイド電源 (VDD2) は、低 ESR の  $1\mu\text{F}$  コンデンサ (C4) と並列接続された低 ESR の  $100\text{nF}$  コンデンサ (C3) で同様にデカッピングされます。4 つのコンデンサ (C1, C2, C3, C4) はすべてデバイスのできるだけ近くに配置します。図 7-7 に、AMC23C15 のデカッピング回路図を示します。

VDD1 電源電圧が高い ( $> 5.5\text{V}$ ) 場合、追加のフィルタ処理のために、VDD1 電源と直列に  $10\Omega$  の抵抗 (R4) を接続します。

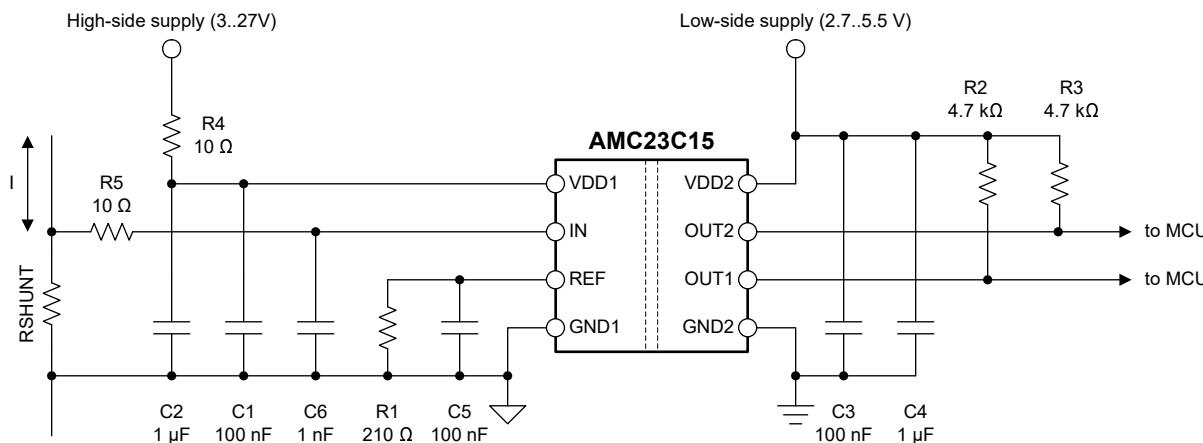


図 7-7. AMC23C15 のデカッピング

アプリケーションで発生する DC バイアス条件の下で、コンデンサは十分な実効容量を保つ必要があります。多層セラミックコンデンサ (MLCC) は通常、実際の使用条件における容量は、公称容量よりもはるかに小さいため、これらのコンデンサを選択する際はこの減少を考慮に入れる必要があります。この問題は、背の高い部品よりも絶縁体電界強度が高くなる薄型コンデンサで特に深刻です。信頼できるコンデンサメーカーは、部品選択を非常に簡単にする容量対 DC バイアス曲線を提供しています。

## 7.5 レイアウト

### 7.5.1 レイアウトのガイドライン

デカッピング・コンデンサの重要な配置 (AMC1303 の電源ピンと可能な限り近く)、およびデバイスに必要な他のコンポーネントの配置を示したレイアウトの推奨事項を、図 7-8 に示します。AMC23C15

### 7.5.2 レイアウト例

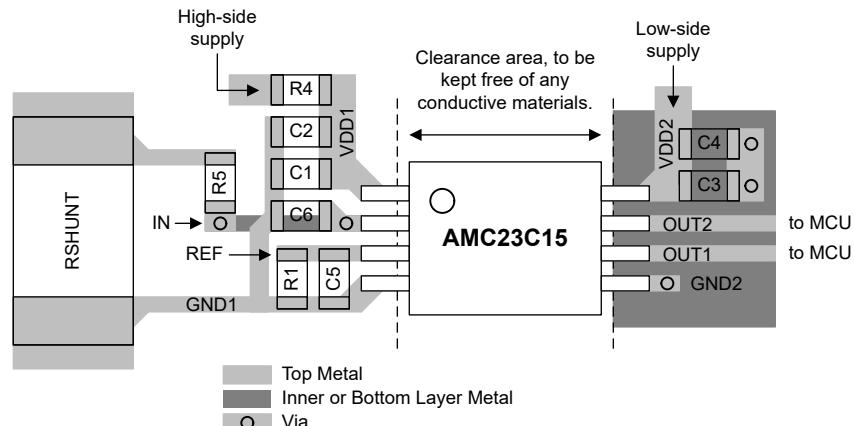


図 7-8. AMC23C15 の推奨レイアウト

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 8.1 ドキュメントのサポート

#### 8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『絶縁の用語集』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『ISO72x デジタル アイソレータの磁界耐性』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『AMC1302 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ』データシート
- テキサス・インスツルメンツ、『TPS13050-Q1 10V ゲート電源を内蔵した車載用強化絶縁型スイッチ ドライバ』データシート
- テキサス・インスツルメンツ、「絶縁型アンプの電圧センシング Excel カリキュレータ」設計ツール

#### 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

#### 8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

#### 8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

#### 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

#### 8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

**Changes from MARCH 27, 2023 to SEPTEMBER 30, 2024 (from Revision \* (March 2023) to Revision A (December 2024))**

Page

ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
$V_{IOWM}$ を 750V <sub>RMS</sub> から 1000V <sub>RMS</sub> に変更.....	6
$V_{IOWM}$ を 1060V <sub>DC</sub> から 1410V <sub>DC</sub> に変更.....	6
安全関連認証番号を追加.....	7

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあります。ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AMC23C15DWVR	Active	Production	SOIC (DWV)   8	1000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	MC23C15
AMC23C15DWVR.A	Active	Production	SOIC (DWV)   8	1000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	MC23C15

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

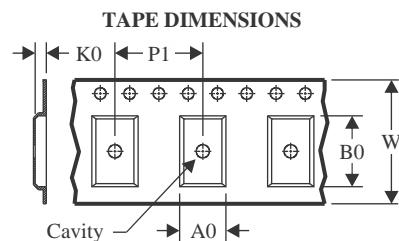
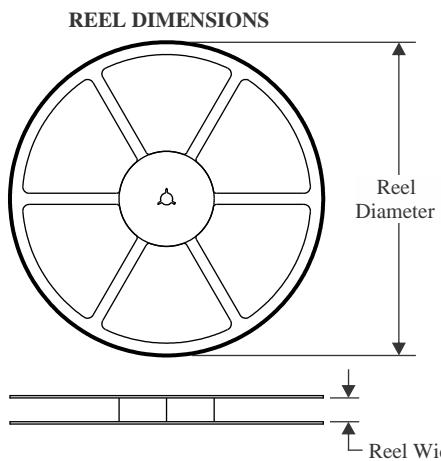
**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF AMC23C15 :**

- Automotive : [AMC23C15-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

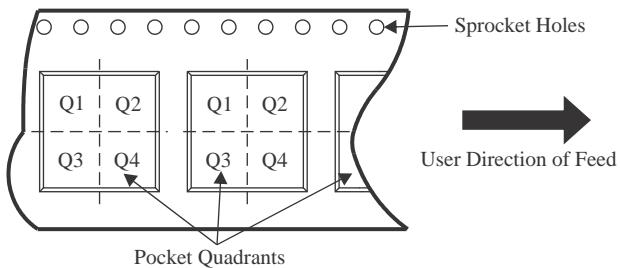
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

## TAPE AND REEL INFORMATION



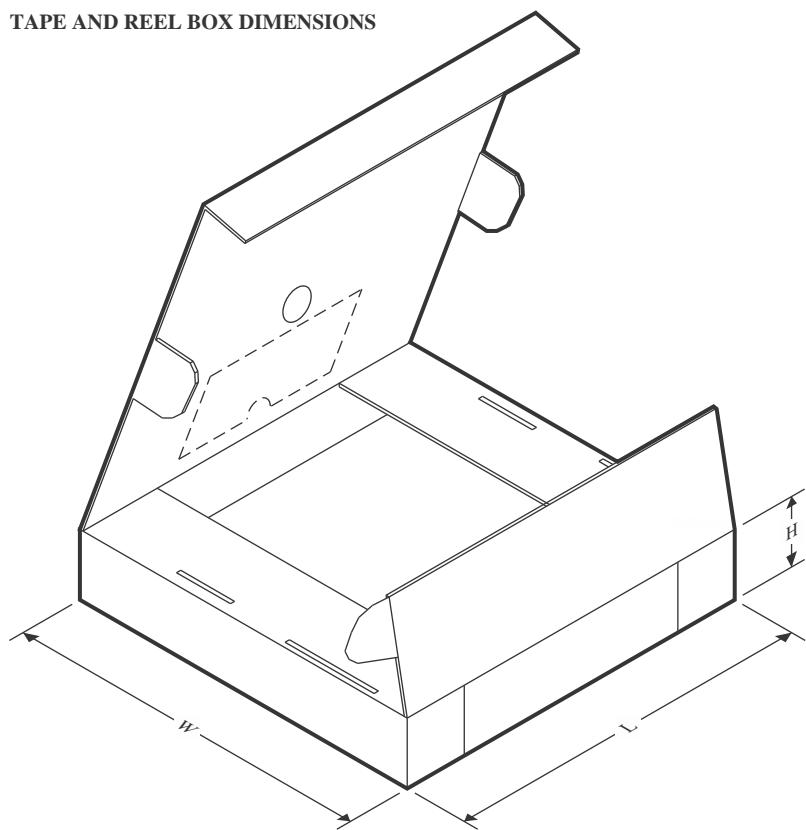
A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
AMC23C15DWVR	SOIC	DWV	8	1000	330.0	16.4	12.05	6.15	3.3	16.0	16.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
AMC23C15DWVR	SOIC	DWV	8	1000	350.0	350.0	43.0

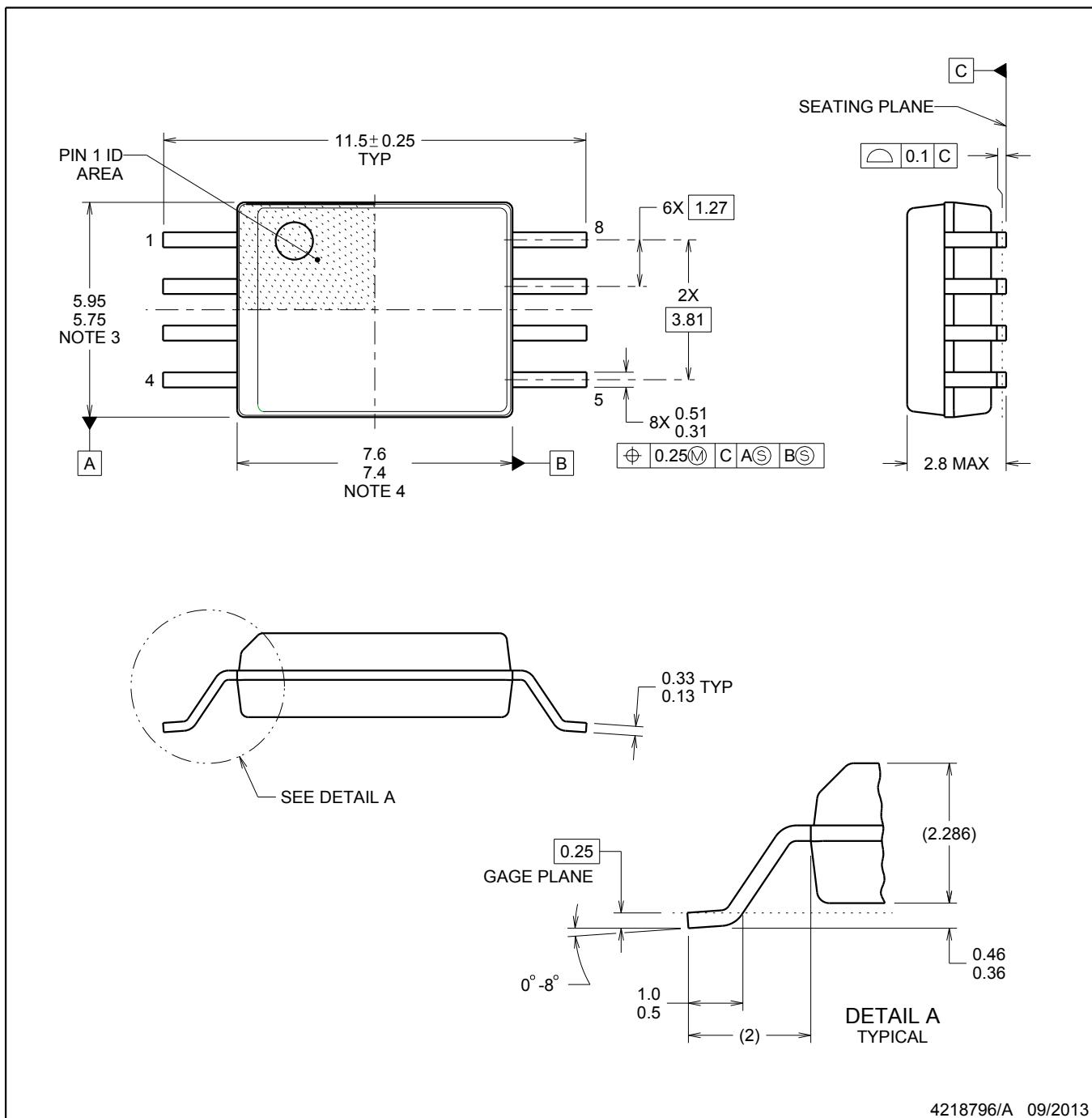
# PACKAGE OUTLINE

DWV0008A



SOIC - 2.8 mm max height

SOIC



4218796/A 09/2013

## NOTES:

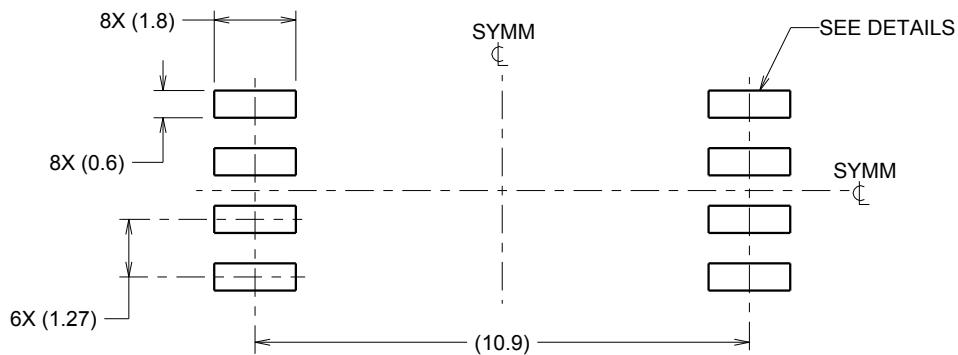
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

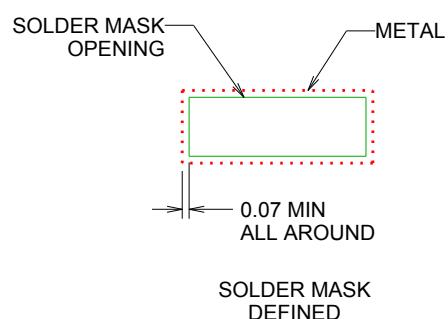
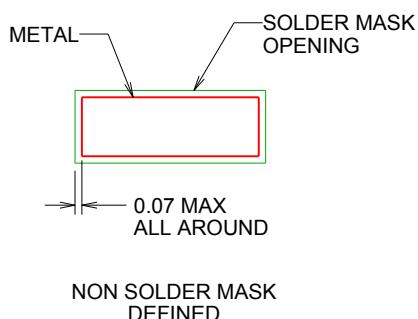
DWV0008A

SOIC - 2.8 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE  
9.1 mm NOMINAL CLEARANCE/CREEPAGE  
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4218796/A 09/2013

NOTES: (continued)

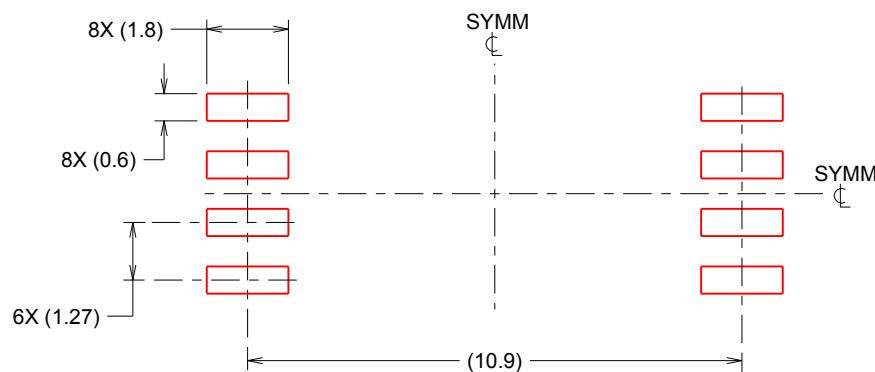
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DWV0008A

SOIC - 2.8 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:6X

4218796/A 09/2013

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月